

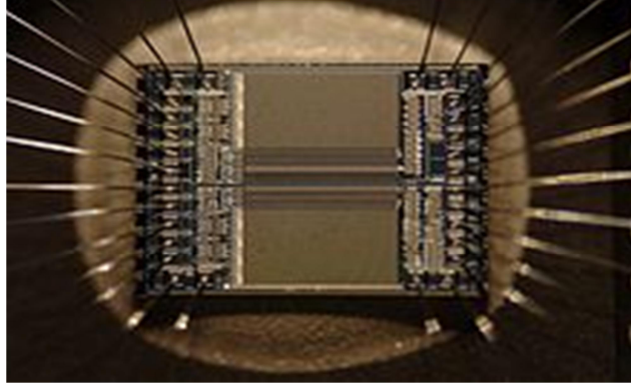
الفصل الخامس

الدوائر المتكاملة^(١)

١-٥ مقدمة:



الشكل (٥ - ١) الدوائر المتكاملة القابلة للمسح مبرمجة كذاكرة القراءة فقط^(٢) هذه الرقاقة لها نافذة شفافة توضح ما في داخل الإسطمية . تسمح النافذة للذاكرة للمحو بتعريض الرقاقة للأشعة فوق البنفسجية.

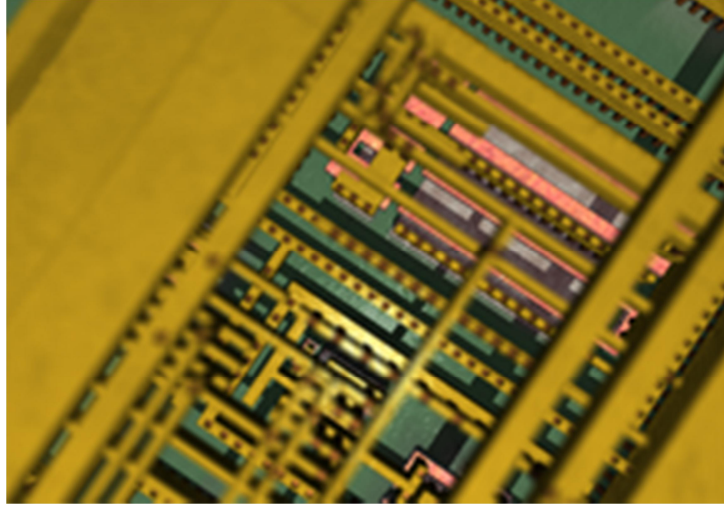


الشكل (٥-٢) الدوائر المتكاملة من رقاقة ذاكرة^(١) تظهر كتل الذاكرة ودعم الدوائر والأسلاك الفضية الدقيقة التي تربط إسطمية الدوائر المتكاملة في المخارج للتعبئة والتغليف.

^١ (*Silicon Chip* . *Microchip*) راجع إعادة توجيه "رقائق السليكون" ، "رقاقة ميكرو" لإستخدامات أخرى، بمجلة

الإلكترونيات - من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (From Wikipedia, the free encyclopedia)

^٢ (EPROM) دائرة متكاملة برمجة ذاكرة القراءة فقط قابلة للمسح - (, EPROM (pronounced "e-e-prom", "e-prom", "e-squared", or simply "double-e prom") تعنى الذاكرة ال"كهربائية القابلة للبرمجة" والقابل للمسح للقراءة فقط



الشكل (٥-٣) التفاصيل التركيبية للدوائر المتكاملة من خلال أربع طبقات مترابطة برياط من النحاس الى أسفل لطبقة البولى سليكون

الدوائر المتكاملة أو الدائرة المتكاملة المتجانسة^(٣) والتي يشار لها بلفظ شريحة أو رقاقة عبارة عن دائرة إلكترونية مصغرة بتقنيات ميكروية وهي مجال تخصصى من الهندسة الإلكترونية، وتعتبر ثورة في عالم الإلكترونيات، الدوائر المتكاملة مجموعة من الدوائر الإلكترونية مجهزة على رقاقة واحدة من مواد أشباه الموصلات، عادة من السليكون ويمكن أن تشتمل على الآلاف من المكونات الإلكترونية ، مثل الترانزستورات والمقاومات والمكثفات التي ترتبط معا لتكون دوائر إلكترونية متكاملة . ويمكن إنتاجها بمساحة أصغر بكثير من دائرة منفصلة مكونة من عناصر إلكترونية مستقلة. يمكن تصنيع الدائرة المتكاملة المتجانسة بآلية مضغوطة جداً على رقاقة بحجم الظفر ويمكن أن تشتمل على عدة ملايين من الترانزستورات والمكونات الإلكترونية الأخرى. عرض خطوط التوصيل فى الدائرة يمكن أن يكون أصغر وأصغر مع التقدم التكنولوجي؛ في عام ٢٠٠٨ تناقص عرض خطوط التوصيل

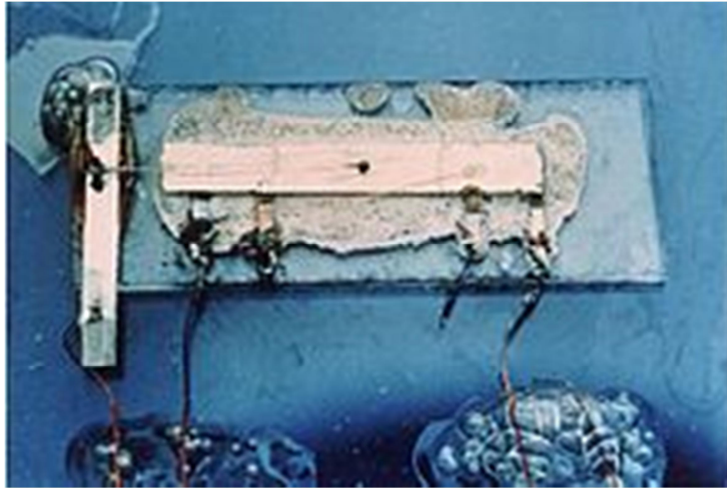
^٣ (The homogeneous IC) أحد الدوائر المتكاملة أو دائرة متكاملة متجانسة يشار أيضا لها (IC) ، شريحة ، أو شريحة ميكروية) عبارة عن مجموعة من الدوائر الإلكترونية على لوحة صغيرة واحدة (شريحة) من مواد أشباه الموصلات غالبا من السيلكون .

إلى أقل من ١٠٠ نانومتر وما زال يتناقص. وقد تبين أن الدوائر المتكاملة المتجانسة تمكنت من أن تؤدي ما تقوم به العناصر الإلكترونية ومع التطورات التقنية في منتصف القرن العشرين تم دمج أعداد كبيرة من الترانزستورات في رقاقة صغيرة وقد كان هذا تطور عظيم في مجال تجميع الدوائر باستخدام مكونات إلكترونية منفصلة. وقد كان للقدرة على الإنتاج الكثير من الدوائر المتكاملة لموثوقيتها ونهج تصميمها ضمان للإسراع في استخدام الدوائر المتكاملة الموحدة بدلاً من استخدام المكونات المنفصلة.

تشتمل الدوائر المتكاملة المتجانسة على ميزتين بالمقارنة بالدوائر المنفصلة ويتمثلان في التكلفة والأداء. حيث أن تكلفة الدوائر المتكاملة منخفضة حيث يتم تصنيع الدوائر بجميع مكوناتها، كوحدة واحدة من خلال آلية الطباعة التصويرية بدلاً من تصنيع ترانزستور واحد في وقت واحد. وعلاوة على ذلك، فإن تصنيع وتغليف الدوائر المتكاملة يستخدم مواد أقل بكثير من الدوائر المنفصلة. كما أن للدوائر المتكاملة أداء مرتفع حيث أن مكوناتها لها قدرة تبديل سريعة وتستهلك طاقة قليلة (مقارنة بالدوائر المنفصلة) نتيجة لصغر حجمها وتقارب المكونات من بعضها. أعلن في العام ٢٠١٢ التوصل لتصميم وتصنيع شريحة نموذجية تتراوح مساحتها بين بضعة مليمترات مربعة إلى ٤٥٠ مم^٢ وتشتمل على عناصر يصل عددها إلى ٩ مليون عنصر لكل واحد مم^٢. تستخدم اليوم الدوائر المتكاملة في جميع المعدات الإلكترونية وقد أحدثت ثورة في عالم الإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر - الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المنزلية الرقمية والتي تعتبر الآن جزء أساسي في حياة المجتمعات الحديثة بسبب تناقص تكلفة الدوائر المتكاملة. يشار إلى الدوائر المتكاملة على أنها دائرة تتجمع فيها جميع أو بعض عناصر الدوائر المرتبطة الغير منفصلة ومتراصة كهربائياً حيث أنها غير قابلة للتجزئة. يمكن بناء الدوائر التي تستوفي هذا التعريف باستخدام العديد من التقنيات المختلفة مثل تكنولوجيا الشرائح الرقيقة، وتكنولوجيا الشرائح السميكة، أو التكنولوجيا المهجنة. بشكل عام استخدام الدوائر المتكاملة للإشارة إلى تصنيع دائرة من قطعة واحدة معروفة أصلاً كدائرة متكاملة متجانسة.

٥ - ٢ التطورات فى الدوائر المتكاملة

التطورات المبكرة للدوائر المتكاملة يعود إلى عام ١٩٤٩، عندما قدم المهندس الألماني "فيرنر جاكوبي" بشركة سيمنز براءة إختراع لدائرة متكاملة تؤدي عمل دائرة تكبير من عناصر منفصلة تتكون من خمسة ترانزستورات شائعة لمكبر للصوت على شريحة واحدة. كما كشف عن أداة للسمع صغيرة رخيصة كتطبيق صناعي وقدم الفكرة في ندوة بشأن التقدم المحرز في "جودة المكونات الإلكترونية" في واشنطن في ١٩٥٢. وتتلخص الفكرة فى تكوين مربعات خزفية صغيرة (كشريحة)، كل منها يحتوي على مكون واحد بالغ الصغر. ثم دمج المكونات وتوصيلها كشبكة مدمجة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد وأدت إلى عمل نموذج صغير ليقدّم أخيراً تصميماً ثورياً جديداً هو الدوائر المتكاملة ولكنه لم يدم طويلاً ومع ذلك حقق المشروع زخماً جاء مع تصميم جديد وثنوري لفكرة الدوائر المتكاملة.



الشكل (٥ - ٤) الدائرة المتكاملة الأصلية (جاك كيلبي)

فى ضوء الأفكار الأولية المتعلقة بالدوائر المتكاملة فى ١٩٥٨، تم تصنيع جهاز جديد يتكون من مجموعة عناصر أشباه الموصلات تتكامل تماماً كمكونات الدوائر الإلكترونية. وبتطوير الفكرة الخاصة بالدوائر المتكاملة ساعد فى حل العديد من المشاكل العملية التى تم مواجهتها فى التصميم الأول وتم تطوير الدائرة على رقاقة من السليكون وقد

تم التعرض لأسلوب عزل المكونات الناجمة عن تقاطع خطوط التغذية للعناصر كمفهوم رئيسي للدوائر المتكاملة . كانت مؤسسة فيرتشايلد أشباه الموصلات هي الأولى في تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة على رقاقة السليكون مع مداخل للإنحياز الذاتي، والتي كانت أساس لجميع رقائق دوائر الكمبيوتر (معدن - أكسيد - سليكون المتكاملة الحديثة)^(٤) . في عام ١٩٦٨، تم تطوير تكنولوجيا أول شريحة واحدة "وحدة المعالجة المركزية"^(٥) . في المراحل الأولى للدوائر المتكاملة البسيطة، كانت التكنولوجيا محدودة وتشتمل كل شريحة على عدد قليل من الترانزستورات مع انخفاض درجة التكامل التي تعنى أن عملية التصميم بسيطة نسبياً. كما أن معدل الإنتاج في الصناعات التحويلية كان أيضاً منخفض جداً بمقاييس اليوم . كلما تقدمت التكنولوجيا، أمكن وضع الملايين ثم المليارات من الترانزستورات على رقاقة واحدة ، تطلب تطور تكنولوجيا الدوائر المتكاملة تخطيط دقيق ، مما أدى إلى أساليب تصميم جديدة .

الجدول (٥ - ١) تصنيف الدوائر المتكاملة

الرمز	معنى المصطلح	السنة	عدد الترانزستور في الشريحة	عدد بوابات في الشريحة
SSI	دوائر متكاملة صغيرة	١٩٤٦	من ١ إلى ١٠	من ١ إلى ١٢
MSI	دوائر متكاملة متوسطة	١٩٦٨	من ١٠ إلى ٥٠٠	من ١٣ إلى ٩٩
LSI	دوائر متكاملة كبيرة	١٩٧١	من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠٠	من ١٠٠ إلى ٩٩٩٩
VLSI	دوائر متكاملة كبيرة جداً	١٩٨٠	من ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠٠	من ١٠٠٠٠ إلى ٩٩٩٩٩
ULSI	دوائر متكاملة الأكبر	١٩٨٤	من ١٠٠٠٠٠٠ وأكثر	من ١٠٠٠٠ وأكثر

^٤ (Complementary Metal- Oxide-Silicon CMOS) الدوائر المتكاملة بتكوين (معدن-أكسيد- سليكون)
^٥ (CPU Intel 4004) "وحدة المعالجة المركزية موديل ٤٠٠٤ من إنتل"

• الدوائر المتكاملة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

إشتملت الدوائر الرقمية فى المراحل الأولى على عشرات من الترانزستورات وأعداد قليلة من البوابات والمخارج . الدوائر المتكاملة الخطية المبكرة إشتملت على أقل من عشرة ترانزستورات . إزداد عدد الترانزستورات فى الدوائر المتكاملة بشكل كبير منذ ذلك الحين . أستخدم مصطلح الدوائر المتكاملة الكبيرة عندما تم وصف المفهوم النظري للمصطلح مما إستدعى تحديد شروط إستخدام مصطلحات تصنيف الدوائر المتكاملة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والدوائر المتكاملة الأكبر . الدوائر المتكاملة الصغيرة كانت دافع بالنسبة لمشاريع الفضاء الجوي المبكر، التى ساعدت على تطوير تكنولوجيا الدوائر المتكاملة . إحتاجت الصواريخ المعروفة بإسم صواريخ مينيوتمان وبرنامج أبولو الى الحواسيب الرقمية لأنظمة توجيه القصور الذاتى خفيفة الوزن . وحاسبات التوجيه فى مشروع أبولو قادت ودفعت الى تطور تكنولوجيا الدوائر المتكاملة أكثر بينما ساهم الصاروخ مينيوتمان على إنتاج الدوائر المتكاملة بشكل كمى . برنامج الصواريخ مينيوتمان ومختلف البرامج البحرية الأخرى تمثل فى إجمالى سوق الدوائر المتكاملة مبلغ ٤ مليون دولار فى عام ١٩٦٢ ، وفى عام ١٩٦٨ ساهمت وكالة الفضاء الأمريكية بإجمالى مبلغ ٣١٢ مليون والذى يمثل ٣٧ فى المائة من الإنفاق الدفاعي . كما ساهمت متطلبات حكومة الولايات المتحدة" للدوائر المتكاملة فى السوق الوليدة حتى إنخفضت تكاليف إنتاجها بما يكفي للسماح للشركات الصناعية بإختراق السوق الصناعى والأسواق الإستهلاكية للدوائر المتكاملة . إنخفض متوسط السعر للدائرة المتكاملة من ٥٠ دولار فى عام ١٩٦٢ إلى ٢٠٣٣ دولار فى عام ١٩٦٨ . وبدأت تظهر الدوائر المتكاملة فى المنتجات الإستهلاكية بنهاية العقد . ومن التطبيقات النموذجية التى ساهمت فى تسريع التطور تصنيع معالج الصوت فى أجهزة الإستقبال التلفزيوني . وقد كانت أول شريحة بتكنولوجيا (معدن - أكسيد - سليكون) عبارة عن شريحة لدائرة متكاملة صغيرة لمشروع ناسا للأقمار الصناعية . الخطوة التى تلت فى تطوير الدوائر المتكاملة، فى أواخر الستينات ظهرت دوائر تتضمن مئات الترانزستورات فى كل رقاقة، ومنها نشأ مسمى الدوائر

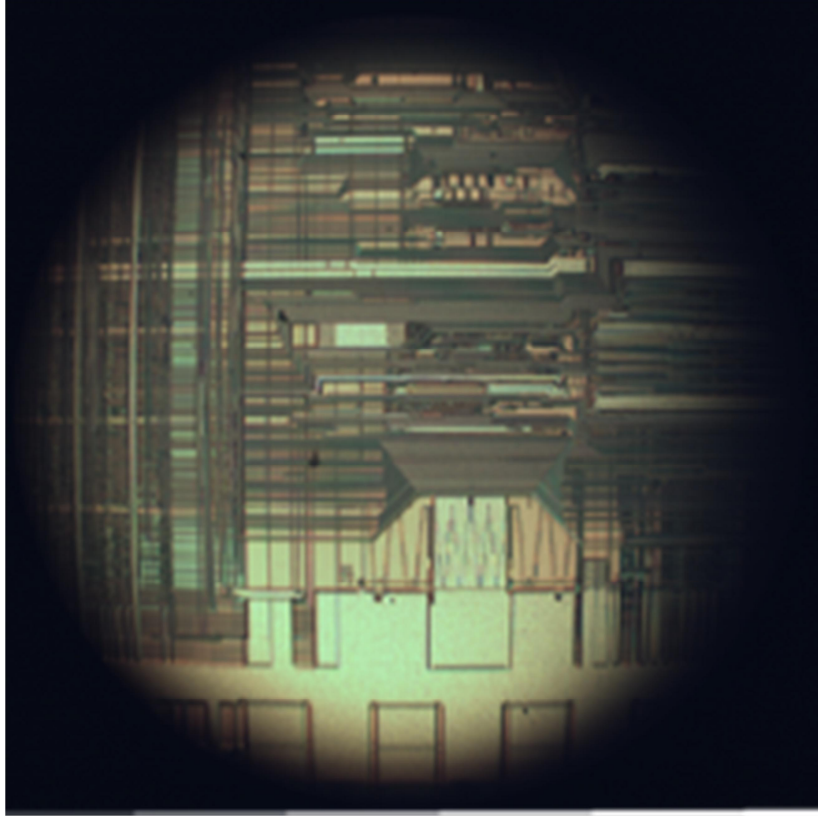
المتكاملة المتوسطة . في عام ١٩٦٤ تم الإعلان^(٦) عن رقاقة واحدة لمسجل تحويل ١٦ بت يشتمل على ١٢٠ ترانزستور . وكانت الدوائر المتكاملة المتوسطة جذابة إقتصاديا حيث أنها تكلف أكثر قليلاً من إنتاج الدوائر المتكاملة الصغيرة مما ساهم في إستنباط أنظمة أكثر تعقيداً لإنتاج شرائح أصغر بجهد تجميعي أقل (بسبب وجود عدد أقل من المكونات المنفصلة)، وعدد من المزايا الأخرى . وبمواصلة التطور مدفوعا بنفس العوامل الاقتصادية، أدى إلى ظهور الدوائر المتكاملة الكبيرة "الواسعة النطاق " في منتصف السبعينات، والتي إشتملت على عشرات الآلاف من الترانزستورات في الشريحة الواحدة . كانت الدوائر المتكاملة الصغيرة والمتوسطة تصنع بتكنولوجيا الأقنعة التي تم إستنباطها يدويا والتحقق من إكمال كل قناع . حتى ظهرت الدوائر المتكاملة الكبيرة التي إشتملت على العديد من الترانزستورات، والوصلات الداخلية والميزات الأخرى مما جعل من المستحيل التحقق من إكمال الأقنعة بشكل دقيق أو حتى القيام بالتصميم الأصلي كما في السابق . وأصبح يعتمد على برامج الكمبيوتر والأجهزة المساعدة الأخرى للقيام بمعظم هذه الأعمال . الدوائر المتكاملة مثل ذاكرة ١ كيلو بت ورقائق الآلات الحاسبة والمعالجات الدقيقة بدأت تصنع بكميات معتدلة في أوائل السبعينات، كانت تشتمل الرقاقة على أقل من ٤٠٠٠ ترانزستور . بدأ إنتاج الدوائر المتكاملة الكبيرة التي تشتمل على ١٠,٠٠٠ من الترانزستورات حوالي عام ١٩٧٤ للدوائر الخاصة بذاكرات الكمبيوتر الرئيسي والمعالجات من الجيل الثاني.

• الدوائر المتكاملة الكبيرة جدا:

الخطوة الأخيرة في عملية تطوير ساعات الدوائر المتكاملة كانت إبتداء من الثمانينات، وتتواصل حتى الوقت الحاضر، بدأ تطور الدوائر المتكاملة التي تشتمل على مئات الآلاف من الترانزستورات في أوائل الثمانينات . تطلب ذلك تطورات متعددة لتحقيق زيادة الكثافة مما

^٦ أعلن (Frank Wanlass) في عام ١٩٦٤ عن تطوير رقاقة واحدة لمسجل تحويل ١٦ بت يتكون من ١٢٠ ترانزستور على شريحة واحدة ، مع عدم التصديق في ها الوقت

دفع الشركات المصنعة الى إستنباط قواعد تصميم أصغر وإمكانيات تصنيع جديدة، لإنتاج رقائق تشتمل على ترانستورات أكثر مع الحفاظ على عائد كاف .



الشكل (٥ - ٥) الطبقات العليا للتوصيلات على إسطمة معالج إنتل

تم تلخيص مسار عمليات التطوير والتحسينات في "خارطة الطريق التكنولوجية الدولية لأشباه الموصلات" والمشار إليها بالرمز (أى ت ر س)^(٧) - تطورت أدوات التصميم ما يكفي لإنهاء التصاميم في فترة زمنية معقولة. وتم استبدال تكنولوجيا (م - أ - س المتكاملة)^(٤) بتكنولوجيا أكثر كفاءة مثل (م-أ- س المتكاملة بقناة موصلية ن) وأيضا (بقناة موصلية ب)

^٧ (أى ت ر س) "خارطة الطريق التكنولوجية الدولية لأشباه الموصلات" والمشار إليها بالرمز (ITRS) International Technology Roadmap for Semiconductors

ولتجنب حدوث زيادة باهظة في إستهلاك الطاقة أنتجت في عام ١٩٨٦ رقائق ذاكرة تحتوي على أكثر من مليون ترانزستور ورقائق المعالجات الدقيقة إشتهلت على أكثر من مليون ترانزستور في عام ١٩٨٩ وأكثر من مليار ترانزستور في عام ٢٠٠٥ - وإستمر هذا الإتجاه بلا هوادة إلى حد كبير، مع رقائق أدخلت في عام ٢٠٠٧ إشتهلت على ذاكرات بعشرات المليارات من الترانزستورات .

أستخدم مصطلح الدوائر المتكاملة الأكبر للرقائق التي تشتمل على أكثر من مليون ترانزستور . كما أستخدم المصطلح الدوائر المتكاملة الكبيرة جداً " واسعة النطاق والمشار لها (دبليو إس أي)^(٨) والتي تستخدم رقاقة سيليكون داخلية لإنتاج "رقاقة فائقة" من خلال مزيج من الحجم الكبير وتخفيض متطلبات التغليف والتي أدت الى تخفيض التكاليف لبعض نظم الدوائر المتكاملة الكبيرة جداً " واسعة النطاق ولا سيما في مجال الحواسيب الفائقة الموازية على نطاق واسع . كما أستخدم المصطلح (منظومة على رقاقة) وهي عبارة عن دائرة متكاملة تشتمل على كل المكونات المطلوبة لحاسب أو منظومات أخرى على شريحة واحدة . تصميم مثل هذه الرقاقة معقد وبتكلفة ليست بقليلة . قد يتسبب بناء مكونات متباينة على رقاقة واحدة من السليكون الى قصور فعالية بعض العناصر ولكن يقابل هذا القصور إنخفاض تكاليف التصنيع والتجميع والذي يتطلب ميزانية منخفضة إلى حد كبير ولأنه يتم الإحتفاظ بالإشارات بين المكونات على إسطمية، مما يساهم في تناقص كبير في الطاقة المطلوبة . يطلق على المصطلح الدوائر المتكاملة ثلاثية الأبعاد^(٩) وهي عبارة عن دائرة متكاملة تتكون من طبقتين أو أكثر مشتملة على مكونات إلكترونية نشطة تتكامل أفقياً

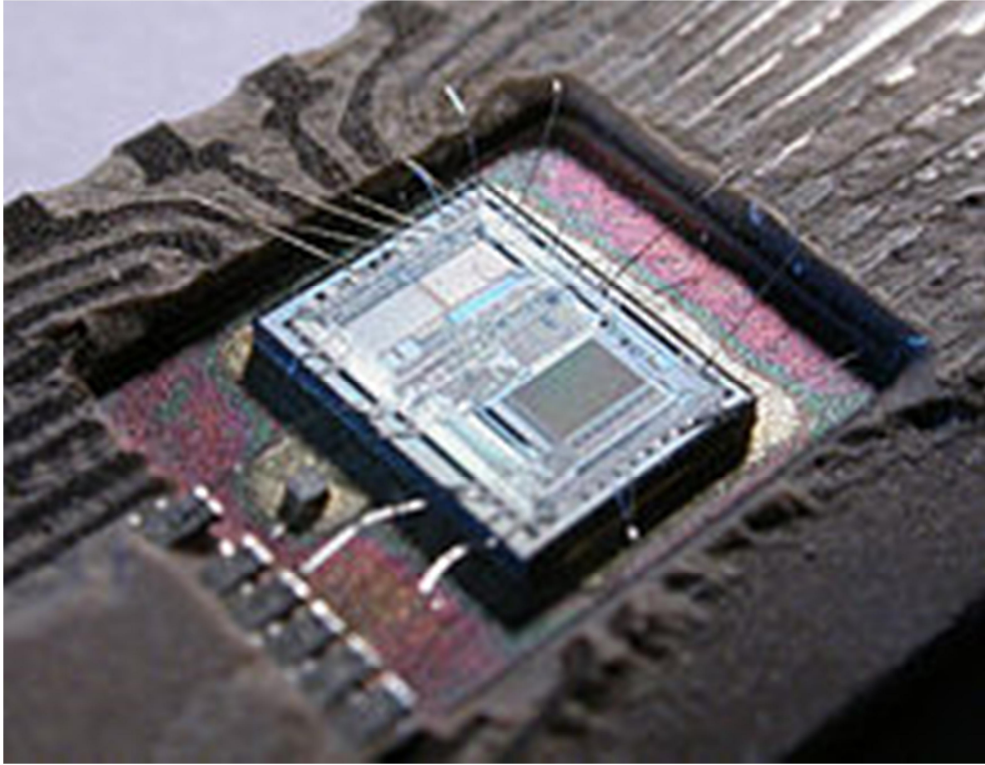
^٨ (دبليو إس أي) الدوائر "المتكاملة الكبيرة السوبر" الواسعة الإنتشار والنظم على شريحة Wide Super Large Integrated circuits المشار لها (WSI)

^٩ الدوائر المتكاملة ثلاثية الأبعاد (3D-IC) تتكون من طبقتين أو أكثر من المكونات الإلكترونية النشطة التي تتكامل عمودياً وأفقياً في دائرة واحدة. تستخدم الاتصالات بين الطبقات إشارات على إسطمية، واستهلاك الطاقة أقل بكثير مما هو مطلوب في دوائر منفصلة مكافئة .

ورأسيا في دائرة واحدة وتستخدم إشارات على إسطمية للتوصيلات بين الطبقات وبالتالي فإن إستهلاك الطاقة أقل بكثير مما في الدوائر المنفصلة . الإستخدام الأمثل للأسلاك العمودية القصيرة يمكن أن يقلل إلى حد كبير طول الأسلاك الكلي مما يجعل تشغيل العمليات أسرع . من الدوائر المتكاملة الأكثر تقدما هي المعالجات ذات الأعمدة ، والتي تتحكم في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية حتى أفران الميكروويف الرقمية وكذلك رقائق الذاكرة الرقمية والدوائر المتكاملة للتطبيقات الخاصة هي أمثلة من الدوائر المتكاملة المهمة لمجتمع المعلومات الحديث . في حين أن تكلفة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة المعقدة للتطبيقات الخاصة مرتفع جداً، إلا أن التكلفة تتناقص مع زيادة الإنتاج بملايين الوحدات . أداء هذه الدوائر المتكاملة مرتفع نظراً لصغر حجمها الذي يسمح بأسلاك توصيل قصيرة التي تسمح بدورها الى تقليل الطاقة وتسريع عمليات التحويل . يعتبر إستمرار تطوير الدوائر المتكاملة والوصول الى أحجام أصغر ميزة على مر السنوات، مما يتيح المزيد من الدوائر التي يمكن أن تشتملها كل رقاقة - كما تعتبر الزيادة في السعة المتزايدة في وحدة المساحة بمثابة تقليل التكلفة وزيادة الأداء الوظيفي - والمتوقع تضاعف عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة كل سنتين . بشكل عام، كما تقلص حجم الشريحة، فإن كل شيء تقريبا يتجه الى الأفضل وتنخفض تكلفة الوحدة كما ينخفض إستهلاك الطاقة وتزايد السرعة . ومع ذلك فإن الدوائر المتكاملة بتكنولوجيا العناصر النانومترية لا تخلو من مشاكل، وأهمها تسرب التيار إلا أن الإبتكارات في مجال العوازل ذات معامل عزل عالي تهدف إلى حل هذه المشاكل . وحيث أن المكاسب المحققة من تزايد السرعات وتخفيض إستهلاك الطاقة ظاهرة واضحة للمستخدم النهائي، فهناك منافسة شرسة بين الشركات المصنعة لإستخدام الهندسيات الأكثر دقة .

يتم وصف هذه العملية والتقدم المتوقع على مدى السنوات القليلة المقبلة، من خلال "خارطة الطريق للتكنولوجيا الدولية لأشباه الموصلات" . في مشاريع البحوث الحالية، يحتل تطوير الدوائر المتكاملة للتطبيقات الخاصة مثل عناصر إستشعار أو مجسات في التطبيقات الطبية مما ساهم في إرتفاع سقف الإستراتيجيات لمشاريع الجينات الحيوية في البيئات

الأحيائية لتفادي التآكل أو التحلل البيولوجي لمواد أشباه الموصلات ، تعتبر مادة نتريد التيتانيوم أحد المواد القليلة المستخدمة في هذه التطبيقات الخاصة والتي أوضحت بشكل إستثنائي الإستقرار للمواد وكذلك فهي مناسبة للتطبيقات في تصنيع الأقطاب الكهربائية في الزراعات الطبية .



الشكل (٥ - ٦) إسطمة من إنتل رقم ٨٧٤٢ ، متحكم دقيق ٨-بت يحتوي على وحدة المعالجة مركزية تعمل عند ١٢ ميجا هرتز، ١٢٨ بايت ذاكرة الوصول العشوائي، ٢٠٤٨ بايت ، والإدخال/الإخراج في نفس الشريحة

يمكن تصنيف الدوائر المتكاملة بطرق عديدة، سواء عن طريق الوظيفة، أو الشركة المصنعة ، أو السرعة ، أو نوع معين من دوائر المنطق التي تستخدم ، لكن التصنيف الأهم هو عدد العناصر المستخدمة (البوابات) التي تحتويها الشريحة . وهناك تصنيف آخر يقسم الدوائر المتكاملة حسب نوع التغذية الذي تقبله في مدخلها، إذ تنقسم إلى:

١. الدوائر المتكاملة الخطية: وهي الدوائر التي تقبل في مدخلها تغذية متغيرة بشكل مستمر.
٢. الدوائر المتكاملة الرقمية: وهي الدوائر التي تقبل في مدخلها تغذية محددة صفر فولت أو ٥ فولت مثلاً، أي رقمين منطقيين صفر - واحد وتعطي هذه الدائرة في مخرجها قيماً محددة أيضاً صفر أو ٥ فولت أو القريب منها. ويمكن تصنيف الدوائر المتكاملة إلى دوائر تناظرية ورقمية ومختلطة (التناظرية والرقمية على رفاقة واحدة) - يمكن أن تحتوي الدوائر المتكاملة الرقمية^(١٠) على الملايين من بوابات المنطق، والمتأرجحات، والمجمعات، والدوائر الأخرى في بضعة مليمترات مربعة.



الشكل (٥ - ٧) دائرة متكاملة (م - أ - س المتكاملة) رقم ٤٥١١ في حزمة خطوط مزدوجة يسمح الحجم الصغير لهذه الدوائر بالسرعات العالية ، وإستهلاك الطاقة المنخفضة، وتخفيض تكلفة التصنيع بالمقارنة بالنطاق الواسع للدوائر المتكاملة. الدوائر المتكاملة الرقمية ومنها المعالجات ولوحات التحكم الميكروى ، تعمل على إستخدام الرياضيات الثنائية

^{١٠} تصنف الدوائر المتكاملة الرقمية مثل

logic ICs, memory chips, interface ICs (level shifters, serializer / deserializer, etc., Power Management ICs, and programmable devices

لمعالجة الإشارات "واحد" و "صفر". الدوائر المتكاملة التناظرية، مثل أجهزة الإستشعار، ودوائر إدارة الطاقة والمضخمات التشغيلية التي تعمل بتجهيز الإشارات المستمرة والتي تؤدي مهام محددة مثل التضخيم ، والإستخلاص النشط والتصفية وخط الإشارات . ساهمت الدوائر المتكاملة التناظرية فى تخفيف العبء على مصممي الدوائر أصحاب الخبرة فى تصميم الدوائر التناظرية المتاحة بدلاً من تصميم دوائر تناظرية صعبة من البداية . يمكن أيضاً دمج الدوائر التماثلية والرقمية^(١١) على شريحة واحدة لإنشاء وظائف مثل محولات الإشارات التماثلية الى إشارات رقمية والعكس . هذه الدوائر المختلطة للإشارات أصغر حجماً وأقل تكلفة، ولكن يجب مراعاة التداخل فى الإشارات بعناية . كذلك مجموعة كبيرة من الدوائر المتكاملة المتاحة دون تصنيف تتوافر لدى موزعي المكونات الإلكترونية الحديثة .

- كذلك يتم تصنيف الدوائر المتكاملة الرقمية بتصنيف فرعي مثل الدوائر المتكاملة التماثلية، رقائق الذاكرة ، والدوائر المتكاملة ذات الوجهين (كدوائر مستوى الإنحراف، وعناصر (سير ديز) المعوضات^(١٢) ، إلخ) والدوائر المتكاملة لإدارة محطات القوى الكهربائية والأجهزة القابلة للبرمجة .
- تصنف الدوائر المتكاملة التناظرية الفرعية الى دوائر متكاملة خطية والدوائر المتكاملة للترددات اللاسلكية .
- كذلك تم تصنف فرعي للدوائر المتكاملة مختلطة الإشارة مثل دوائر متكاملة لحفظ البيانات (بما فى ذلك المحولات التماثلية الى الرقمية والعكس، والمقاومات الرقمية) والدوائر المتكاملة لتحديد التوقيت .

^{١١} الدوائر المتكاملة يمكنها الجمع بين الدوائر التماثلية والرقمية على شريحة واحدة لأداء وظائف مثل المحولات التماثلية الى رقمية (A/D) والمحولات الرقمية الى تماثلية (D/A) تقدم هذه الدوائر المختلطة حجم أصغر وأقل تكلفة، ولكن يجب مراعاة التداخل فى الإشارات بعناية .

^{١٢} التسلسل وإلغاء التسلسل والمشار لها ((Serializer/Deserializer (SerDes pronounced sir-deez) وهى زوج من نظم التشغيل التي يشيع استخدامها فى الاتصالات عالية السرعة للتعويض عن قلة المدخلات والمخرجات

تعتمد فكرة صناعة الدائرة المتكاملة على خطوات متوالية:

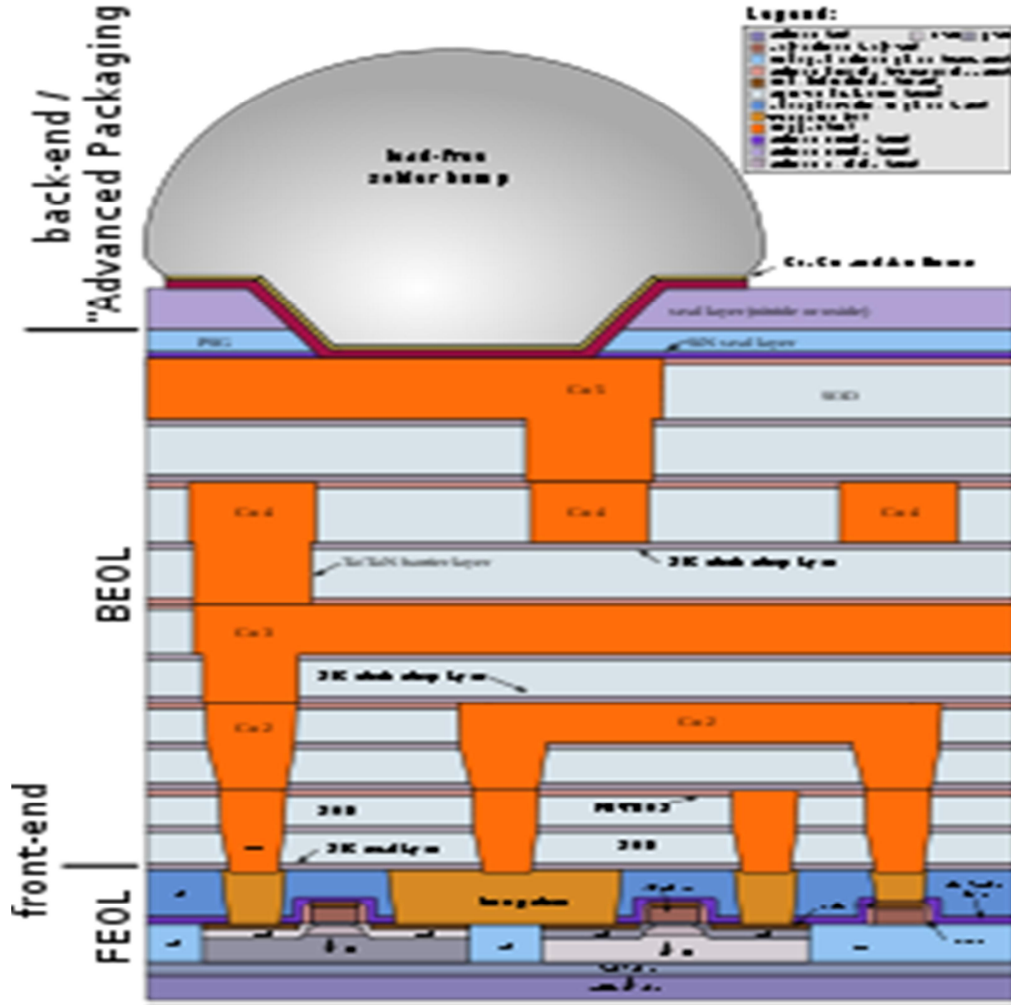
- تكوين سبيكة سيلكون إسطوانية مصمتة من النوع (ب)
- تقطيع الإسطوانة إلى أقراص
- ترسيب طبقة رقيقة من النوع (ن)
- حقن مادة شوائب من النوع (ب) لصنع قاعدة الترانزستور والمقاومات
- ترسيب طبقة من مادة حساسة للضوء
- تعريض المناطق المراد حقنها للضوء
- حقن مادة شوائب من النوع (ب)
- تكرار نفس الخطوات ولكن بمادة شوائب من النوع (ن) لصنع باعث الترانزستور
- تكرار نفس الخطوات للحقن بمادة شوائب من النوع (ب⁺⁺) للعزل بين الترانزستورات
- ترسيب طبقة أوكسيد للعزل
- ثقب طبقة الأوكسيد في أماكن التوصيل وصب الألمونيوم بها كأبر توصيل .

إعتبرت أشباه موصلات فى الجدول الدوري للعناصر الكيميائية بالمواد الأكثر احتمالاً لتصنيع صمام مفرغ فى الحالة الصلبة . جرت دراسة المواد بشكل منهجي فى الأربعينات والخمسينات بدءاً من أكسيد النحاس ، الى الجرمانيوم ، ثم السليكون ، واليوم ، يعتبر السيليكون أحادى البلورة الركيزة الرئيسية المستخدمة فى الدوائر المتكاملة على الرغم من إستخدام بعض مركبات العمود الثالث والخامس من الجدول الدوري مثل أرسنيد الجاليوم لتطبيقات متخصصة مثل المصابيح المشعة للضوء والليزر والخلايا الشمسية والدوائر المتكاملة الأعلى سرعة . إستغرق ذلك عقود من الزمان لإتقان أساليب تصنيع بلورات خالية من العيوب فى البنية البلورية لمواد أشباه الموصلات . تم تصنيع الدوائر المتكاملة من مواد أشباه الموصلات كطبقة تشتمل ثلاث عمليات تصنيعية رئيسية هى التصوير ، والترسيب ، والنقش أو الحفر لإزالة طبقات غير مرغوب فيها وتستكمل الخطوات العملية الرئيسية

بعمليات بث الشوائب مع مراعاة ضرورة أن تكون صالات الإنتاج نظيفة . تستخدم رقائق السليكون أحادية البلورات كركيزة أساسية كما تستخدم شرائح السليكون على شرائح ياقوت أو رقائق من أرسنيد الجاليوم للتطبيقات الخاصة . يتم استخدام الطباعة التصويرية لوضع علامات على المساحات المختلفة من الركيزة الأساسية لحقن الشوائب وترسيب عوازل من السليكون المتعدد البورات أو المسارات المعدنية (عادة من الألومنيوم) .

يوضح الشكل (٥-٨) شكل التكوينات لدائرة متكاملة على النحو التالي:

- تتألف الدوائر المتكاملة من طبقات متداخلة كثيرة، تحدها الطباعة التصويرية، وعادة ما تظهر بألوان مختلفة . تحدد الطبقات لحقن الشوائب المختلفة في شريحة الركيزة (تسمى طبقات الانتشار)، تحدد بعض المناطق التي تحتاج أيونات إضافية لغرسها ويشار لها (زرع الطبقات)، والبعض الآخر لتحديد تعريف الموصلات (شرائط سليكون أو معدنية)، وبعضها لتحديد الوصلات بين الطبقات الموصلة كهربائياً بين الطبقات (خلال أو إتصال الطبقات) . تم تكوين كل المكونات من مجموعة محددة في أحد هذه الطبقات .
- تحديد مواضع الإنحياز الذاتي في إنتاج عناصر (م - أ - س المتكاملة) ، تتكون طبقة البوابة للترانزستور (من سليكون أو معدن) مخترقاً طبقة الانتشار .
- تكوين السعات على شكل مشابه للوحات موصلة على التوازي كمكثف تقليدي ويتم تشكيلها وفقاً لمساحات اللوحات، مع مواد عزل بين اللوحات . تتواجد المكثفات بقيم مختلفة وأحجام شائعة في الدوائر المتكاملة .
- تستخدم التعرجات ذات أطوال مختلفة أحياناً لتشكيل المقاومات على الشريحة، على الرغم من أن معظم الدوائر المتكاملة التماثلية لا تحتاج أي مقاومات . تحدد قيمة المقاومة بنسبة الطول الى العرض لهيكل المقاومة وذلك من خلال منحنى المقاومة النوعية .
- نادراً، ما يمكن تكوين هياكل لملف كلفائف في شريحة صغيرة، أو عمل محاكاة للملف .



الشكل (٥ - ٨) يوضح الشكل التكويني لشريحة (م - أ - س المتكاملة) تم إنتاجها عام ٢٠٠٠ - ويبين الرسم ترانزستور على ركيزة من (سيلكون - أكسيد - عازل) مع خمس طبقات معدنية وظلمبة لحام لربط رقاقة الوجه ، والتي توضح أيضا جزء من خط البداية للنهاية وخط النهاية الخلفي والجزء الأول من العملية الخلفية .

منذ استخدمت ترانزستورات (المعدن - أكسيد - سليكون المتكاملة) لتوجيه التيار في المناطق الإنتقالية بين مراحل الدائرة مما أدى الى إستهلاك قيم تيار أقل بكثير من الترانزستور ثنائية القطبية . ذاكرات التوصيل العشوائية هو النوع الأكثر إنتشارا في الدوائر المتكاملة؛ ومن العناصر الأعلى كثافة هي الذاكرات ؛ والمعالجات . على الرغم من أن هياكل هذه الدوائر معقدة إلا أنها تبقى الطبقات الأرق بكثير بالمقارنة بعرض العناصر . يتم تصنيع

طبقات المواد مشابهة لعملية التصوير الفوتوغرافي على الرغم من أنه لا يمكن استخدام موجات الضوء في الطيف المرئي لإظهار طبقة مادة ما ، كما أنها ستكون كبيرة جداً بالنسبة للشكل . وهكذا تستخدم الفوتونات للترددات العالية (فوق البنفسجية عادة) لإنشاء الأنماط لكل طبقة لكون كل منها صغيرة جداً، تعتبر الميكروسكوبات الإلكترونية أداة أساسية لهندسة عملية الإنتاج وتصحيح الأخطاء في عملية التصنيع . يتم اختبار كل دائرة قبل التغليف الآلي باستخدام معدات الاختبار في عملية تعرف باسم اختبار الرقائق ، أو التدقيق لجودة الرقائق . ثم يتم تقطيع الشريحة الى كتل مستطيلة الشكل، ويسمى كل منها إسطمة . يتم توصيل كل الإسطمبات الجيدة داخل حزمة باستخدام أسلاك توصيل من الألمنيوم (أو الذهب) من خلال اللحام الحرارى على وسادات ، وعادة ما تكون موجودة حول حافة الإسطمبات .أستخدم اللحام الحرارى بتوفير وسيلة موثوق بها لتشكيل هذه التوصيلات الكهربائية لخارج الدائرة . بعد التغليف، يتم الاختبار النهائي على نفس الإسطمبات المستخدمة أثناء التدقيق أو المتشابهة . يمكن أيضا استخدام ماسح ضوئى . تكلفة الاختبار يمكن أن تمثل ما يزيد على ٢٥ في المائة من تكلفة تصنيع منتجات منخفضة التكلفة ولكن يمكن إهمال هذه الخطوة فى إنتاج العناصر منخفضة العائد . فى العام ٢٠٠٥ ظهرت منشأة لتصنيع الدوائر المتكاملة بتكلفة أكثر من مليار دولار . إرتفاع تكلفة منشأة لتصنيع الدوائر المتكاملة ترتفع مع الزمن لأن الكثير من هذه العملية أصبح آلى . اليوم، تستخدم العمليات الأكثر تقدما التقنيات التالية:

- الرقائق تصل إلى ٣٠٠ مم في القطر
- استخدام شرائح بمساحة ٣٢ نانومتر أو أصغر فى عملية التصنيع .
- وصلات من النحاس للتوصيل بدلا من وصلات الألومنيوم فى الوصلات الداخلية .
- عوازل من مواد عازلة منخفضة عامل العزل .
- ترسيب طبقة من السيلكون على العازل

- استخدام مادة السليكون المتوترة في العمليات المستخدمة من قبل شركة أي بي أم والمعروفة بتوتر السيليكون مباشرة على عازل^(١٣)
- دوائر تشتمل على بوابات متعددة مثل ترانزستور ثلاثي البوابات ويجري تصنيعها في مؤسسة إنتل من العام ٢٠١١ في عمليات إنتاجية بمساحات ٢٢ نانو متر.

• التغليف :

الدوائر المتكاملة في السابق كان يتم تعبئتها في حزم مسطحة من السيراميك، التي ظلت تستخدم لموثوقيتها وحجمها الصغير لسنوات عديدة، ثم تحول تغليف الدوائر التجارية بسرعة للحزم في خط مزدوج^(١٤) من السيراميك ولاحقا من البلاستيك.



الشكل (٥ - ٩) شريحة (م - س - ع لترانزستور م - أ - س بقناة ن) من الإتحاد السوفياتي " صنعت في عام ١٩٧٧، كجزءا من آلة حاسبة يتكون من أربعة رقاقات مصممة في ١٩٧٠

^{١٣} السليكون المتوتر في عملية المستخدمة من قبل شركة أي بي أم والمعروفة بتوتر السيليكون مباشرة على عازل (strained silicon directly on insulator) والمشار لها - سيلكون متوتر مباشرة على عازل (س م م ع - SSDOI)

^{١٤} تغليف الدوائر التجارية تحركت بسرعة للحزمة في خط مزدوج (DIP) (dual in-line package)

في عام ١٩٨٠ تم دمج أطراف متعددة للدوائر المتكاملة الكبيرة جدا تجاوزت الحد العملي للحزم في خط مزدوج للتعبئة ، مما أدى إلى ظهور ما يشار إليه بشبكة إبر مصفوفة ورقائق حزم النقل^(١٥) . ظهر تغليف السطوح في أوائل الثمانينات، وأصبح منتشرًا في أواخر الثمانينات، باستخدام وصلات أدق على شكل جناحين ، على نحو ما يجسده مخطط الدوائر المتكاملة كما في الشكل (٥ - ٩) . في أواخر التسعينات، أصبحت الحزمة البلاستيكية المسطحة الرباعية الرقيقة والصغيرة^(١٦) الأكثر شيوعاً على الرغم من استخدام حزم الشبكة التي لا تزال تستخدم في كثير من الأحيان للمعالجات . حزم كرة الشبكة كانت موجودة منذ السبعينات - في التسعينات ظهرت حزم مصفوفة شبكة الكرة^(١٧) وهي رقاقة الوجه، التي تسمح بعدد من المخارج أكثر من الأنواع الأخرى في الحزمة الواحدة ، في مصفوفة شبكة الكرة تم تركيب إسطمبة محملة بالمقلوب (منعكسة) ومتصلة بين كرات الحزمة عبر شريحة الركيزة المشابهة للوحة الدوائر المطبوعة بدلاً من الأسلاك . تسمح مصفوفة شبكة الكرة لمجموعة إشارات المدخلات والمخرجات (تسمى منطقة الدخل والخرج) أن تكون موزعة على كامل الإسطمبة بدلاً من أن يقتصر موضعها على هامش الرقاقة عندما يتم الجمع بين إسطمبات متعددة على طبقة سفلية صغيرة من السيراميك في كثير من الأحيان، والتي يشار لها بنموذج متعدد الرقائق^(١٨) .

• رقاقة تعريف بيانات وتشتمل معظم الدوائر المتكاملة الكبيرة على بطاقة تحديد المعلومات وتتكون من أربعة أجزاء مشتركة : إسم الشركة المصنعة أو الشعار ورقم الدائرة،

^{١٥} في عام ١٩٨٠ تجاوز عدد الحزم الحد العملي للخط المزدوج (DIP) للتغليف الذي أدى إلى شبكة إبر مصفوفة (pin grid array (PGA)) وأدى إلى عدم وجود حاملات شرائح (leadless chip carrier (LCC)) للتغليف
^{١٦} الحزمة البلاستيكية المسطحة الرباعية الرقيقة (plastic quad flat pack (PQFP) and thin small-outline package (TSOP) packages

^{١٧} وقد وجدت منذ السبعينات حزم شبكة مصفوفة بالكرة (Ball grid array (BGA) مثل رقاقة الوجه Flip-chip CBGA package packages Ball Grid Array

^{١٨} نموذج متعدد الرقائق (Multi-Chip Module) والمشار له (MCM)

ورقم دفعة إنتاج الجزء والرقم التسلسلي وكود مكون من أربعة أرقام يحدد زمن تصنيع الرقائق . وكثيراً ما تحمل أجزاء صغيرة للغاية على سطح الشريحة لعدد المنتجين في جدول البحث عن خصائص الرقائق . عادة يتم تحديد تاريخ التصنيع كرقمين يحددان سنة الصنع متبوعاً برقمين آخرين تحدد رمز أسبوع الإنتاج ، على سبيل المثال شريحة تحمل رمز ٨٣٤١ تم تصنيعها في الأسبوع ٤١ لعام ١٩٨٣ .

• الملكية الفكرية:

النسخ بتصوير كل طبقة من الدوائر المتكاملة وإعداد قناع لإنتاجها على أساس الصور الفوتوغرافية التي تم الحصول عليها هي السبب الرئيسي لوضع تشريع لحماية تصاميم الدائرة . تم إستنباط نوع جديد من حماية الملكية الفكرية إمتداداً لقانون حماية شرائح أشباه الموصلات (ق ح ش م)^(١٩) والصادر في ١٩٨٤ لحماية الأتقعة المتداولة من رقائق أشباه الموصلات . وتم إعتقاد معاهدة بإسم "الملكية الفكرية والمشار لها (م م ف د م)"^(٢٠) فيما يختص بالدوائر المتكاملة .

• تطورات أخرى:

في الثمانينات، تطورت العناصر التماثلية القابلة للبرمجة التي تحتوي على الدوائر المنطقية ودوائر الربط التي يمكن برمجتها من المستخدم، بدلاً من أن يتم تثبيت برمجتها بواسطة الشركة المصنعة للدوائر المتكاملة . وهذا يسمح ببرمجة الشريحة الواحدة لتنفيذ مهام من نوع مختلف مثل بوابات المنطق والمجمعات والمسجلات . يمكن للعناصر الحالية المسماة صفائف البوابة القابلة للبرمجة^(٢١) تنفيذ عشرات آلاف من دوائر المنطق والتشغيل بالتوازي حتى إلى ١.٥ جيجاهرتز .

^{١٩} (ق ح ش م) قانون حماية شرائح أشباه الموصلات Semiconductor Chip Protection Act والمشار له (SCPA)

^{٢٠} (م م ف د م) في عام ١٩٨٩ تم إعتقاد معاهدة بشأن "الملكية الفكرية" فيما يختص بالدوائر المتكاملة ويشار لها (IPIC Treaty).

^{٢١} (field-programmable gate arrays) تسمح ببرمجة شريحة واحدة لأداء وظائف مختلفة مثل البوابات المنطقية ودوائر الإضافة والمسجلات وتسمى هذه العناصر حالياً بمصفوفات البوابة القابلة للبرمجة في الميدان

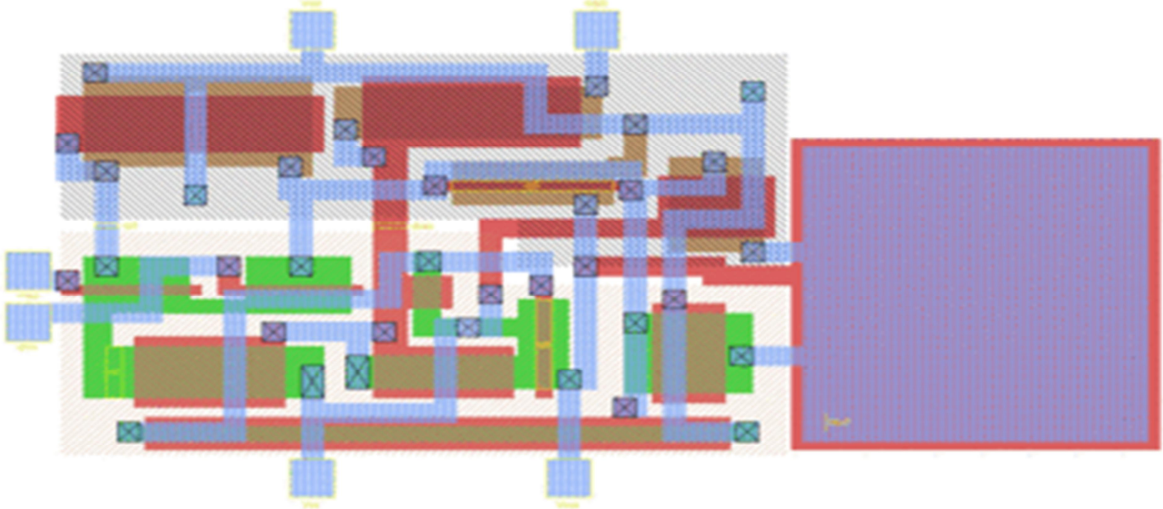
وقد أستخدمت تقنيات أكثر دقة فى صناعة الدوائر المتكاملة على مدى العقود الثلاثة الماضية لإنشاء الأجزاء الميكانيكية الصغيرة جداً، التى تعمل بالكهرباء بإستخدام تقنية تعرف بإسم النظم الكهروميكانيكية^(٢٢) وتستخدم هذه الأجهزة فى مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية والعسكرية وتشمل التطبيقات التجارية كمثال شاشات العرض والطابعات النافثة للحبر، ومقاييس التسارع وجيروسكوبات المستخدمة لفتح أكياس الهواء فى السيارات . إعتباراً من عام ٢٠١٤ ، فإن الغالبية العظمى من الترانزستورات مصنعة على طبقة واحدة على وجه واحد من شريحة السيليكون فى مستوى مسطح ثنائى الأبعاد . صمم الباحثون نماذج أولية من عدة بدائل واعدة، مثل:

- تصنيع ترانزستورات على كامل سطح كرة صغيرة من السيليكون .
- تصفيف عدة طبقات من الترانزستورات لعمل دوائر متكاملة ثلاثية الأبعاد .
- تكوين ترانزستور من مواد أخرى مثل: الجرافين ، موليبدينيت، نتريد الجاليوم، أنبوب نانوي من الكربون للترانزستور المتأثر بالمجال، ترانسستور مشابهه لأسلاك متناهية الصغر ، ترانزستورات المتأثرة بالمجال من مواد عضوية . ، إلخ.
- شرائح الركائز من مواد جديدة لإنتاج " عناصر إلكترونية وترانزستورات مرنة"^(٢٣) ، مما قد يؤدي إلى كمبيوتر على شكل لفائف . منذ العام ٢٠٠٠ ، إهتمت كل البحوث الأكاديمية والصناعية بإدماج الوظائف البصرية (الحوسبة الضوئية) على رقائق السليكون والذى أدى إلى تسويق أجهزة أستقبال وإرسال ضوئية ناجحة من السيليكون على أساس متكامل يجمع بين الأجهزة الضوئية (المعدلات، كاشفات، موجّهات) بالتكنولوجيا التكاملية معدن - أكسيد - سليكون مع العناصر الإلكترونية .

^{٢٢} النظم الكهروميكانيكية وتشمل التطبيقات التجارية مثل أجهزة العرض الضوئى (DLP) وطابعات الألوان وأجهزة قياس التسارع والجيروسكوبات المستخدمة لتوزيع أكياس هواء السيارات والمشار لها (MEMS)

^{٢٣} إستنباط مواد جديدة للركائز المرنة عادة لتكوين "الترانزستورات مرنة" للعرض المرن أو أجهزة إلكترونية مرنة ، مما قد يؤدي إلى كمبيوتر على شكل لفة للإستخدامات السريعة

٥ - ٤ تصميم الدوائر المتكاملة



الشكل (٥ - ١٠) التخطيط لمكبر تشغيلي بسيطة لدوائر متكاملة من النوع (م - أ - س) يوضح الشكل (٥ - ١٠) تخطيط لمكبر تشغيلي بسيط لدائرة متكاملة (م - أ - س) (المدخلات إلى اليسار ومكثف التعويض إلى اليمين) . تستخدم الألوان للتعرف على الطبقات المختلفة في الدوائر المتكاملة (الطبقة المعدنية - طبقات السيلكون (ن) و(ب) وطبقة السيلكون متعدد البلورات) . يتجه تصميم الدوائر المتكاملة على وجه الخصوص على الدوائر المنطقية وتقنيات التصميم . تتكون الدوائر المتكاملة من المكونات الإلكترونية المنمنمة كجزء في بنية شبكة كهربائية على ركيزة متجانسة من مواد أشباه الموصلات قبل الطباعة التصويرية . ويمكن تقسيم مجال تصميم الدوائر المتكاملة إلى فئات عريضة لتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية والتناظرية .

٥ - ٤ - ١ تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية^{٢٤} لإنتاج مكونات مثل المعالجات الدقيقة والذاكرات مثل ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة للقراءة فقط والفلاش ومصفوفات البوابات

^{٢٤} تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية لإنتاج مكونات مثل المعالجات . مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة في الميدان (FPGAs) والذاكرات الوصول العشوائي (RAM) وذاكرات للقراءة فقط (ROM) والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات الرقمية (ASICs)

القابلة للبرمجة والدوائر الخاصة بالتطبيق الرقمية ، ويركز التصميم الرقمي على صحة وجودة الدوائر المنطقية ، ووضع المكونات وإشارات التوقيت وتعظيم كثافة الدائرة . تصميم الدوائر التناظرية^(٢٥) أيضا لها مجال تخصصي في تصميم القوى وترددات الراديو . مضخم العمليات - المنظمات الخطية - حلقات تأمين الوجه - المذبذبات ودوائر التصفية النشطة . يهتم تصميم الدوائر التناظرية أكثر بفيزياء أشباه الموصلات مثل معامل الكسب والمطابقة وفقد الطاقة والمقاومات . عادة ما يكون تصفية وتضخيم الإشارات التناظرية حرج وكنتيجة لذلك تستخدم في الدوائر المتكاملة التناظرية عناصر نشطة ذات مساحات أكبر من التصاميم الرقمية وهي عادة ما تكون أقل كثافة في عدد العناصر . الدوائر المتكاملة الحديثة معقدة جداً حيث يصل متوسط كثافة المكونات في رقائق الكومبيوتر لأكثر من مليار ترانزستور كما أعلن في عام ٢٠١٥ . القواعد المتعلقة بما يمكن وما لا يمكن أن تصنع أيضا معقدة للغاية . العمليات المشتركة لإنتاج الدوائر المتكاملة بصفة عامة يحكمها أكثر من ٥٠٠ قاعدة في عام ٢٠١٥ . علاوة على ذلك ونظراً لأن عملية التصنيع ذاتها لا يمكن التنبؤ بها تماما، فإنه يجب أن يراعى المصممين البيانات الإحصائية للتعقيدات الحديثة في التصميم ، فضلا عن ضغوط السوق لإنتاج تصاميم جديدة بسرعة ، أدى إلى الإستخدام الواسع لأدوات التصميم الآلي في تصميم الدوائر المتكاملة . وبإختصار، فإن تصميم الدوائر المتكاملة بإستخدام برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني^(٢٦) للتصميم والإختبار، والتحقق من التعليمات التي يجب أن تقوم بها الدائرة المتكاملة .

^{٢٥} يستخدم تصميم الدوائر التماثلية في تصميم مكبرات العمليات (op-amps) منظمات القوى الخطية (linear regulators) دوائر المرحلة المؤمنة (phase locked loops) دوائر التذبذب (oscillators) ودوائر التصفية النشطة (active filters)

^{٢٦} تصميم الدوائر المتكاملة بإستخدام برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) في التصميم والإختبار والتحقق من التعليمات الواجب إتباعها

• الأساسيات :

يتضمن تصميم الدوائر المتكاملة إنشاء المكونات الإلكترونية، مثل الترانزستورات والمقاومات والمكثفات ووصلات الربط المعدنية الداخلية للمكونات على ركيزة من أشباه الموصلات، عادة من السليكون. يعتبر عزل المكونات الفردية في الركيزة مشكلة يجب مراعاتها نظراً لأن ركيزة السيليكون جيدة التوصيل الكهربائي وغالباً ما تشكل منطقة نشطة للمكونات الفردية. هناك طريقتين شائعتين هما العزل من خلال وصلات الشبه موصل الثنائية والعزل من خلال طبقة عازلة ويجب إيلاء إهتمام لفقد الطاقة من الترانزستورات وكثافة التيار في وصلات الربط الداخلية ومقاومات وصلات الربط. تسرب التيار في الروابط المعدنية وأضرار التفريغ الكهروستاتيكي للمكونات الصغيرة أيضا تدعو الى الإهتمام. وأخيراً، فإن التخطيط الفعلي لبعض الدوائر ككتل فرعية أيضا في حاجة للإهتمام من أجل تحقيق السرعة المرجوة من عملية التصميم تمهيدا للإنتاج فيمكن فصل الأجزاء ذات التأثير السلبي للدائرة المتكاملة عن الأجزاء الساكنة، لموازنة آثار توليد الحرارة عبر الدائرة المتكاملة وتسهيل وضع الوصلات للدوائر خارج الدائرة المتكاملة.

• خطوات التصميم :

تتضمن دورة تصميم الدوائر المتكاملة النموذجية عدة خطوات كما في الشكل (٥-١١):

١. دراسة جدوى وتقدير حجم الإسطمبات

٢. تحليل الوظائف

٣. نظام مستوى التصميم

٤. التصميم التناظري والمحاكاة & وتنسيق الدائرة

٥. التصميم الرقمي والمحاكاة & والتوليف

٦. محاكاة النظام & التحقق

٧. تصميم لإختبار وتلقائية توليد نمط الإختبار

٨. تصميم إنتاجية الدوائر المتكاملة



الشكل (٥ - ١١) الخطوات الرئيسية في تصميم تسلس متكاملة

٩. الوصلات الداخلة

١٠. إعداد بيانات الأفتعة

١١. الوصلات الخارجة

١٢. تصنيع الشرائح

١٣. إختبار الإستطبات
١٤. التعبئة والتغليف
١٥. المصادقة على الركيذة وتكاملها
١٦. وصف وخواص الدائرة
١٧. شهادة إنتاج "صيغة الوثيقة المحمولة"
١٨. إنتاج
١٩. معدل التحليل/"الضمان وموثوقية مواد شبه الموصل
٢٠. تحليل الأخطاء من المرتجات
٢١. الخطة المستقبلية لشرائح الدوائر المتكاملة بإستخدام معلومات السوق والإنتاج
كما يمكن تقسيم تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية إلى ثلاثة أجزاء.
١. التصميم الإلكتروني على مستوى النظام: هذه الخطوة تقوم بتحديد المواصفات الوظيفية للمستخدم^(٢٧) - يمكن للمستخدم إستخدام مجموعة متنوعة من اللغات، والأدوات لإنشاء هذا التوصيف وتشمل الأمثلة لغات سي / سي ++ (C/c + +) ونموذج نظام سي ونموذج نظام فيرلوج ونموذج مستوى المعاملات لسيمولنك وماتلاب .
٢. سجل مستوى النقل^(٢٨): هذه الخطوة تقوم بتنفيذ مواصفات المستخدم (ماذا يريد المستخدم أن تقوم به الرقاقة) . يصف سجل مستوى النقل السلوك الدقيق للدوائر الرقمية على الرقاقة فضلا عن الوصلات للمدخلات والمخرجات
٣. التصميم المادي: تقوم هذه الخطوة بأخذ سجل مستوى النقل ومكتبة البوابات المنطقية المتاحة ويقوم بتصميم الرقاقة . وهذا ينطوي على معرفة البوابات المراد إستخدامها ،

^{٢٧} قد يفضل المستخدم استخدام مجموعة متنوعة من لغات البرمجة ، وأدوات تكوين الوصف مثل (C, ++ model, C/

(SystemC, SystemVerilog Transaction Level Models, Simulink and MATLAB

^{٢٨} (RTL) سجل مستوى النقل ويصف السلوك الدقيق للدوائر الرقمية على الرقاقة فضلا عن الوصلات للمدخلات والمخرجات

وتحديد أماكنها وتوصيلها معا . مع ملاحظة أن الخطوة الثانية وهى تصميم سجل مستوى النقل مسئولة عن صحة ما تقوم به الرقابة . وجودة التصميم المادي الذى لا يؤثر على الأداء الوظيفي على الإطلاق (إذا تم بشكل صحيح) ولكن يحدد مدى سرعة عمل الرقابة والتكلفة المتوقعة .

• التكوين المصغر ، ومستوى تصميم النظام

تبدأ عملية تصميم الشريحة الأولى على مستوى النظام والتخطيط للتكوين المصغر للشريحة . يوجد بمؤسسات التصميم إدارة للدوائر المتكاملة بها الكثير من العاملين فى مجال التحليلات لعمل المشروع المقترح لتصميم الشريحة الجديدة لتناسب الجزء المتعلق بصناعتها . تجتمع لجنة من المصممين ذوى الخبرات لتقرير عمل الرقابة والإحتياجات الوظيفية للرقابة وإقرار التصميم والتحقق من الآليات ومنهجيات الإختبار للمشروع ، يتحول التصميم الأولى إلى تحديد مستوى النظام ومحاكاته مع نماذج بسيطة بإستخدام بعض لغات البرمجة ومضاهاة أدوات التشغيل لتصميمات نقيه وجديدة وتعديل مجموعات التعليمات الموجودة للحصول على وظائف جديدة للشريحة . التصميم في هذه المرحلة هو غالباً عمليات الترميز^(٢٩) فى تنسيق أو تنفيذ حساب الفاصلة العائمة . فى مراحل لاحقة فى عملية التصميم، كل من هذه العبارات تتسع لمئات الصفحات من الوثائق النصية .

• تصميم سجل مستوى النقل: هذا هو الجانب الأصعب فى تصميم الدوائر المتكاملة . بناء على إتفاق لتصميم النظام، يقوم مصممي سجل مستوى النقل بتطبيق النماذج الوظيفية^(٣٠) فى لغات وصف العناصر مثل فيريلوج ، أو نظم فيريلوج أو لغة وصف الأجهزة

^{٢٩} (Encoding processes) التصميم فى هذه المرحلة لتنفيذ ترميز البيانات مثل حساب الفاصلة العائمة (MP3 format or implements IEEE floating-point arithmetic) - فى مراحل لاحقة فى عملية التصميم كل من

هذه العبارات تبحث الحالات التى تتسع لمئات الصفحات من الوثائق النصية

^{٣٠} مصممي سجل مستوى النقل (RTL) تنفيذ النماذج الوظيفية فى توصيف برنامج المتطلبات الخشنة (hardware) مثل برامج فيريلوج () ، نظم برامج فيريلوج أو لغة وصف الأجهزة المستخدمة فى أتمتة التصميم الإلكتروني () لوصف النظم الرقمية والإشارات المختلطة مثل مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة فى الميدان، والدوائر المتكاملة

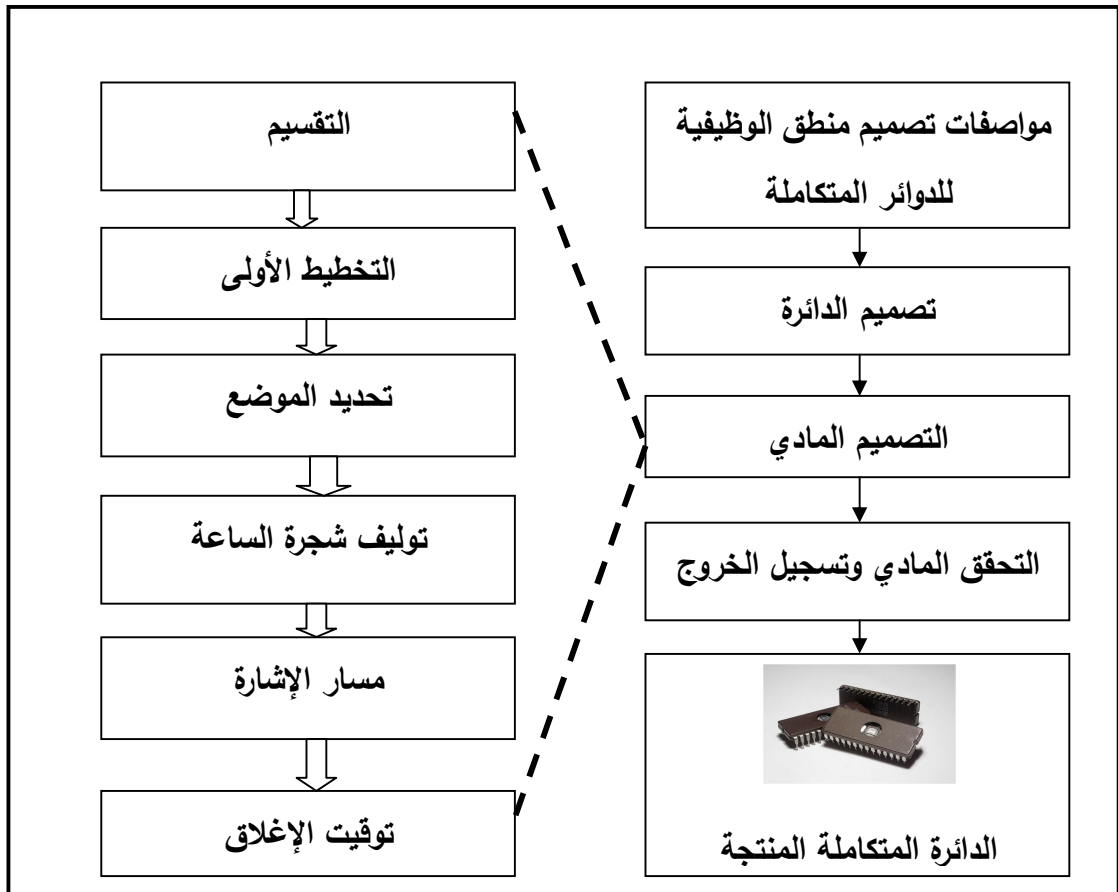
لفيريلوج . بإستخدام عناصر التصميم الرقمي مثل عناصر التجميع ، عناصر الإنحراف ، ووضع الآلات فضلا عن مفاهيم هندسة الكمبيوتر . يقوم مصممي سجل مستوى النقل بتحويل الوصف الوظيفي للشريحة الى نماذج ومكونات على الرقاقة للعمل معا . كل من البيانات البسيطة الموصوفة في تصميم النظام تتحول بسهولة إلى الآلاف من الأسطر من التعليمات البرمجية لسجل مستوى النقل، لهذا السبب فإنه من الصعوبة بمكان التأكد من أن سجل مستوى النقل سوف يقوم بتنفيذ الشيء الصحيح في جميع الحالات الممكنة التي قد يرغب فيها المستخدم . لتقليل عدد الأخطاء الوظيفية، تقوم مجموعة تدقيق منفصلة بدراسة سجل مستوى النقل وتصميم آليات الإختبار والتصميم للتحقق من أن سجل مستوى النقل يقوم بتنفيذ نفس الخطوات تحت ظروف مختلفة كثيرة، مصنفة حسب المجال الوظيفي للشريحة . تستخدم العديد من التقنيات^(٣١) كل منها مفيد - منها محاكاة منطق واسعة النطاق، مضاهاة الأجهزة، وبرنامج لينت للتحقق من تشابه التعليمات البرمجية ، وهلم جرا . يمكن لخطأ صغيرة جعل الرقاقة كلها عديمة الفائدة . تسبب الخطأ في الجزء الخاص بالقسمة العائمة في دائرة مشهورة^(٣٢) بنسبة ٦١ جزء من المليون، وهي من الحالات التي حدثت بشكل نادر في شركة إنتل . ولم يلاحظ أحد حتى تم إنتاج الملايين من الرقاقة لمدة أشهر . بعد ذلك اضطرت شركة إنتل إلى تقديم عرض إستبدال مجانياً لكل الرقاقات التي بيعت حتى يمكن إصلاح الخطأ مما تسبب في خسارة بتكلفة قدرها مبلغ ٤٧٥ مليون دولار .

^{٣١} يستخدم العديد من التقنيات، التي تتسم بعدم المثالية ولكن كل منها مفيد - محاكاة منطق واسعة النطاق (logic simulation)، الطرق النموجية (formal methods)، مضاهاة المكونات الخشنة (hardware emulation)، التحقق من التعليمات البرمجية (code coverage) وهكذا (-like code checking lint)، تغطية التعليمات البرمجية (code coverage) وهكذا

^{٣٢} (Pentium FDIV bug) هو خلل في وحدة النقطة العائمة (floating point unit) (FPU) في الدائرة المتكاملة (P5 Intel Pentium) بسبب الخطأ، يمكن دائرة المعالج بإرجاع نتائج العشرية غير صحيحة ، مشكلة مزعجة للحسابات الدقيقة اللازمة في مجالات مثل الرياضيات والعلوم ، وحدة النقطة العائمة (FPU) أصبحت تعرف باسم (Pentium FDIV bug) - الخلل (FDIV) هو لغة التجميع (the x86 assembly language mnemonic) لقسمة الفاصلة العائمة . مثال واحد وجد حيث نتيجة القسمة تم إرجاع حوالي ٦١ شريحة لكل مليون .

• التصميم المادي:

سجل مستوى النقل هو نموذج سلوكيات للوظائف الفعلية لما يفترض أن تعمل في إطاره الرقاقة . سجل مستوى النقل ليس له أي صلة بالجوانب المادية لكيفية عمل الرقاقة في الحياة الحقيقية فيما يخص المواد وطبيعتها وخواصها الكهربائية . ولهذا السبب، فإن الخطوة التالية في عملية تصميم دائرة متكاملة هي مرحلة التصميم المادي، يتم تحويل سجل مستوى النقل إلى تمثيل هندسي لجميع العناصر الإلكترونية مثل المكثفات والمقاومات وبوابات المنطق والترانزستورات التي سوف تتكون على الرقاقة .



الشكل (٥ - ١٢) خطوات التصميم المادي ضمن مخطط إنسيابي لتصميم الرقمي

- فيما يلي الخطوات الرئيسية للتصميم المادي الذي يتطلب تكرار لخطوات سابقة لضمان تحقيق جميع الأهداف . وهذه مشكلة صعبة في حقيقتها تسمى إغلاق التصميم^(٣٣) .
- التوليف المنطقي^(٣٤) : التأكيد أن سجل مستوى النقل يشتمل على قائمة الأهداف المستهدفة في إنتاج الشريحة .
 - التخطيط الأولي: يقتطع سجل مستوى النقل مساحة كبيرة في الرقاقة، يتم تحديد مواقع إبر الإدخال/الإخراج ويتم وضع المكونات الكبيرة على شكل صفوف وأعمدة .
 - المواضع: يتم تعيين البوابات بشكل جانبي غير متداخلة في منطقة الإسطمبة .
 - تأكيد المواقع والبوابات:التحولات المنطقية والنقاط التكرارية لإغلاق قيود الأداء والطاقة
 - ساعة الإدراج^(٣٥) : أسلاك إشارة عقارب الساعة عادة في شكل شجرة توقيت .
 - التوجيه: تتم إضافة الأسلاك التي تربط البوابات في قائمة التصميم .
 - شبكة الأسلاك المثلى^(٣٦) : الأداء - (توقيت الإغلاق) - الضوضاء (تكامل الإشارات)، - العائد (قدرة التصميم على التصنيع) - إلغاء الانتهاكات .
 - القدرة على تصنيع التصميم : تعديل التصميم حيثما أمكن، لجعله سهل وفعال قدر الإمكان لبدأ الإنتاج . ويتحقق ذلك بإضافة مداخل ومخارج إضافية أو إضافة طبقات .
 - التدقيق النهائي: نظراً لتكلفة الأخطاء وإستهلاك وقتاً طويلاً لتحديد الخطأ، يستدعى كقاعدة عامة تدقيق الأخطاء على نطاق واسع ، والتأكد من التخطيط للبوابات قد تم القيام به بشكل صحيح، والتحقق من أنه تم إتباع قواعد الإنتاج بشكل واقعي .

^{٣٣} في الواقع لا يوجد تقدم مباشرة - تكرار كبير مطلوب لضمان تحقيق جميع الأهداف في وقت واحد . وفي الحقيقة هذه مشكلة صعبة تسمى إغلاق التصميم الصحيح .

^{٣٤} التوليف المنطقي (Logic synthesis)

^{٣٥} الإدراج على مدار الساعة: أسلاك إشارة الساعة (عادة، على شكل الأشجار) أدخلت في التصميم

^{٣٦} مرحلة ما بعد الأسلاك المثلى: أداء توقيت الإغلاق (timing closure) ، الضوضاء وسلامة الإشارة (signal integrity) والعائد القدرة على تصنيع التصميم (ability Design for manufacture) وإزالة الانتهاكات (violations are removed)

- التأكيد على إتمام عمليات إنتشار الشوائب والعزل حيثما كان ذلك ممكن مع التقيد بقواعد التصميم التي سبق تحديدها بالإسطمبة^(٣٧)
- إنشاء المخارج والأقنعة : التأكد من أن بيانات التصميم تحولت إلى الأقنعة الضوئية في ضوء إعداد بيانات القناع .

• التصميم التناظري :

قبل ظهور المعالجات الدقيقة والبرمجيات كمتطلبات أدوات التصميم، كان يتم تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية باستخدام الحسابات اليدوية وإنتاجها من عدة أجزاء . وكانت هذه الدوائر المتكاملة أقل تعقيد ، على سبيل المثال، مكبر العمليات عادة ما يتضمن ما لا يزيد عن عشرة ترانزستورات وعدد قليل من الوصلات . غالباً كانت تتم تكرارية عملية التجربة والخطأ بشكل هندسي لحجم العنصر لتحقيق القدرة على إنتاج الدائرة المتكاملة . إعادة استخدام تصميمات مثبتة تسمح تدريجياً بتعقيد أكثر في الدائرة المتكاملة التي سيتم تكوينها . عندما كان استخدام الكمبيوتر بتكلفة غير مرتفعة ومتوفرة في السبعينات ، كان يتم إعداد وكتابة برامج الحاسب لمحاكاة تصميم الدوائر بدقة أكبر من العمليات الحسابية اليدوية . أول محاكاة للدوائر المتكاملة التناظرية^(٣٨) (برنامج محاكاة مع تركيز على الدوائر المتكاملة - سبايس) ساهمت أدوات المحاكاة المحوسبة في زيادة تعقيد تصميم الدوائر المتكاملة بالمقارنة بتصميم دوائر متكاملة بتحقيق الحسابات اليدوية ، مما جعل عملية تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية محددة وممكنة . محاكاة الدوائر المحوسبة ساهم في العثور على الأخطاء مبكراً في دورة التصميم قبل التصنيع . بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ

^{٣٧} التصميم للإنتاج : تطوير التصميم لجعله سهل وفعال قدر الإمكان للإنتاج. وذلك بإضافة موجهات إضافية أو إضافة طبقات غير فعالة معدنية/نشر/بولي حيثما كان ذلك ممكن مع التقيد بقواعد التصميم التي تم تحديدها لعمليات السبك

^{٣٨} أول جهاز محاكاة للدوائر التناظرية المتكاملة كان يسمى برنامج محاكاة الدوائر المتكاملة (SPICE) . أدوات المحاكاة المحوسبة الدائرة ساعدت في تمكين زيادة تعقيد تصميم الدوائر المتكاملة في العمليات الحسابية أمكن تحقيق عملية تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية (ASICs)

محاكاة دوائر محوسبة أكثر تطوراً بالمقارنة من تحليل الدوائر المملة جداً بالحسابات اليدوية، وتسمح بتحليل^(٣٩) مونتي كارلو وعملية تحليل الحساسية ليكون عملياً. يمكن محاكاة آثار المعاملات مثل إختلاف درجة الحرارة، التباين في تركيز الشوائب والإختلافات في العملية الإحصائية بسهولة وتحديد مقدرة تصنيع تصميم الدائرة المتكاملة . عموماً - محاكاة الدوائر المحوسبة الشاملة، يتيح بدرجة أعلى الثقة بأن الدائرة سوف تعمل كما هو متوقع عند صنعها.

• التكيف مع التغير:

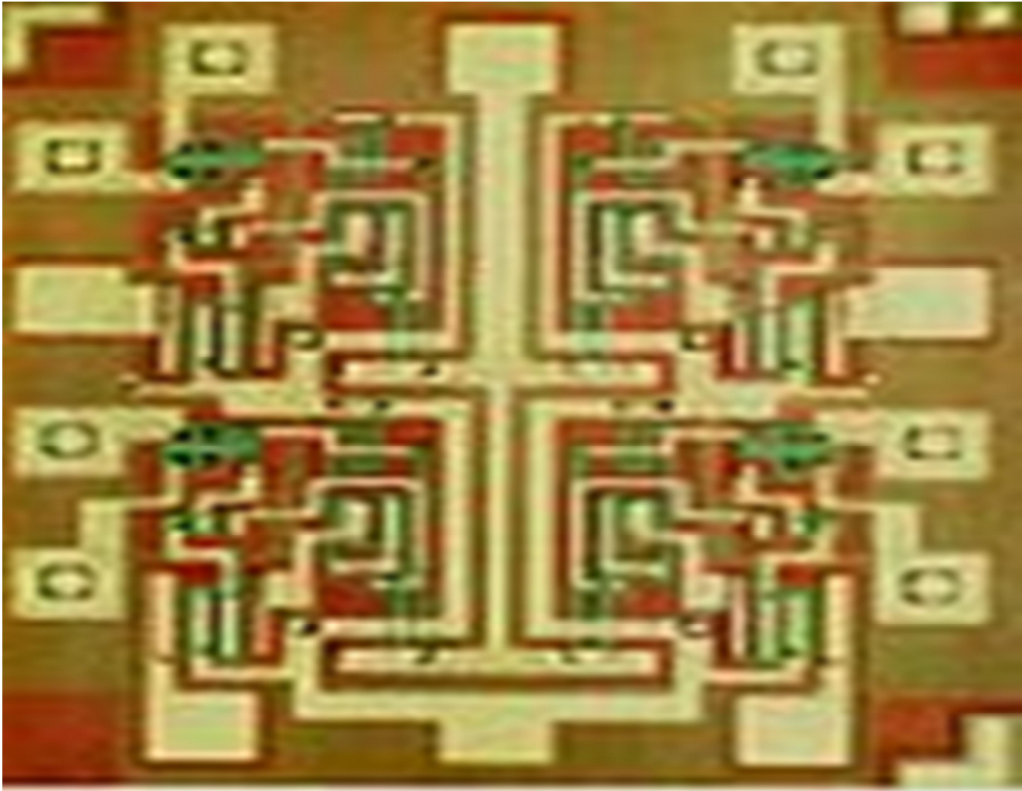
ينطوي التحدي الأكثر أهمية في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية على تباين تكوينات العناصر المفردة على رقاقة أشباه الموصلات . وخلافاً لتصميم مستوى الدوائر الذي يسمح للمصمم تحديد بعض العناصر التي تم إختبارها وإهمال البعض وفقاً للقيمة، يمكن أن تختلف قيم العناصر في الدائرة المتكاملة على نطاق واسع والتي لا يمكن السيطرة عليها من قبل المصمم . على سبيل المثال، يمكن أن تختلف قيم بعض المقاومات في الدائرة المتكاملة بنسبة $\pm 20\%$ وإختلاف معامل الكسب β لدائرة متكاملة لترانزستور ثنائي القطبية من ٢٠ الى ١٠٠ . في أحدث عمليات تصميم وإنتاج لدائرة متكاملة (م - ١ - س المتكاملة) فإن قيمة كسب التيار β لترانزستور (ب- ن - ب رأسى) وصلت الى أقل من واحد وبالطبع هذا غير مقبول . يمكن أن تختلف خواص العناصر إلى حد كبير في كل دائرة متكاملة مفردة بسبب إختلاف معدلات وتدرجات تركيز الشوائب . السبب الكامن وراء هذا التغير أن العديد من عناصر أشباه الموصلات ذات حساسية كبيرة للفروق العشوائية التي لا يمكن السيطرة عليها في العملية . يمكن أن تكون تغييرات طفيفة في تفاوت زمن وكمية ومستويات إنتشار الشوائب ، وما إلى ذلك مما له تأثيرات كبيرة على خواص العناصر . إلا أن هناك بعض تقنيات التصميم المستخدمة للحد من آثار الإختلافات في قيم العناصر:

- إستخدام نسب المقاومات، المتجاورة والمتطابقة ، بدلاً من قيمة المقاومات المطلقة .

^{٣٩} تسمح بتحليل مونتي كارلو (Monte Carlo analysis) وعملية تحليل الحساسية لتكون عملية

- استخدام عناصر متطابقة مع الأشكال الهندسية حيث تكون متطابقة في الإختلافات .
- إنتاج كمية كبيرة من العناصر كي تصبح نسبة الإختلافات الإحصائية جزء ضئيل من خواص العناصر الكلية .
- تجزئة العناصر الكبيرة ، مثل المقاومات إلى أجزاء وتشابكها لإلغاء الإختلافات .
- استخدام تخطيط ثابت للعناصر المشتركة لإلغاء الإختلافات في العناصر التي يجب أن تتطابق تماما (مثل ترانزستورى التفاضلية فى مكبر العمليات) .

٥ - ٥ خارطة الطريق الدولية لتكنولوجيا أشباه الموصلات



الشكل (٥ - ١٤) تباين تكوينات العناصر المفردة على الرقاقة لدائرة متكاملة تناظرية

الجدول (٥ - ٢) تطور التغيرات فى سمك التكوينات فى الدوائر المتكاملة التناظرية
بخارطة التكنولوجيا الدولية لأشباه الموصلات

١٩٩٤	١٩٨٩	١٩٨٥	١٩٨٢	١٩٧٧	١٩٧٤	١٩٧١
٦٠٠ نانو	٨٠٠ نانو	١ ميكرو	١٥ ميكرو	٣ ميكرو	٦ ميكرو	١٠ ميكرو
٢٠٠٨	٢٠٠٦	٢٠٠٤	٢٠٠١	١٩٩٩	١٩٩٧	١٩٩٥
٤٥ نانو	٦٥ نانو	١٨٠ نانو	١٣٠ نانو	١٨٠ نانو	٢٥٠ نانو	٣٥٠ نانو
	٢٠٢١-٢٠٢٠	٢٠١٨-٢٠١٧	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٤	٢٠١٢	٢٠١٠
	٥ نانو	٧ نانو	١٠ نانو	١٤ نانو	٢٢ نانو	٣٢ نانو

خارطة التكنولوجيا الدولية لأشباه الموصلات^(٤٠) هى مجموعة من الوثائق التي وضعتها مجموعة من خبراء صناعة أشباه الموصلات . هؤلاء الخبراء هم ممثلين عن المنظمات الراعية التي تضم "مؤسسات صناعة أشباه الموصلات فى " للولايات المتحدة وأوروبا، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان . خارطة التكنولوجيا الدولية لأشباه الموصلات (إتراس)^(٤١) يقصد بها تقييم وضع التكنولوجيا فقط بصرف النظر عن أي اعتبارات تجارية تتعلق بمنتجات الأفراد أو المعدات . تمثل الوثائق أفضل الآراء بشأن إتجاهات البحوث فى المجالات التالية للتكنولوجيا، بما فى ذلك حدود زمنية تصل إلى حوالي ١٥ سنة فى المستقبل:

- برامج/تصميم النظام
- الإختبارات وإختبار المعدات
- العمليات الأساسية والنهائية
- عملية التكامل والعناصر والهيكل

^{٤٠} خارطة التكنولوجيا الدولية لأشباه الموصلات تشتمل على مجموعة من الوثائق التي تنتجها مجموعة من خبراء صناعة أشباه الموصلات . هؤلاء الخبراء هم ممثلو المنظمات الراعية التي تضم مؤسسات صناعة أشباه الموصلات"
^{٤١} (The ITRS) مجموعة من الخبراء لتقييم وضع للتكنولوجيا فقط وعض النظر عن أي اعتبارات تجارية تتعلق بالمنتجات الفردية أو المعدات

- الترددات اللاسلكية والتكنولوجيا التناظرية/ والإشارات المختلطة
- النظم الكهروميكانيكية الميكرووية^(٤٢)
- الطباعة التصويرية^(٤٣)
- الوصلات الداخلية للدائرة المتكاملة
- تكامل المصنع
- التجميع والتغليف
- البيئة، الصحة والسلامة المهنية
- تعزيز العائد
- علم القياس
- النمذجة والمحاكاة
- أجهزة البحوث المستجدة
- مواد البحوث المستجدة

يتطلب بناء دوائر المتكاملة، أو أي عنصر أشباه الموصلات، سلسلة من العمليات - الطباعة التصويرية ، النقش والإزالة ، وترسيب المعادن، وهلم جرا . كل عملية من هذه العمليات تصنع بآلات متخصصة صممت من قبل مجموعة متنوعة من الشركات التجارية . مما يجعل من الصعب المضي قدما في هذا الشأن في كثير من الحالات ولا يجدي نفعاً لشركة واحدة إدخال منتج جديد إذا لم تكن متوفرة الخطوات الأخرى اللازمة في نفس الوقت تقريبا . يمكن أن تساعد خارطة طريق التكنولوجيا هذا الإتجاه ويمكن لكل منتج أن يضع الهدف لتنفيذ جزء من هذه الخارطة في التاريخ المتوقع بخريطة الطريق .

^{٤٢} (MEMS) إختصار لمصطلح (electromechanical Systems Micro) ويعنى النظم الكهروميكانيكية الميكرووية

^{٤٣} (Photolithography) وهى أحد الخطوات التكنولوجية فى صناعة أشباه الموصلات وتعنى الطباعة التصويرية تمهيدا لعملية الحفر أو إزالة أجزاء من طبقة مادة تمهيدا لعملية أخرى

مع تخطيط تدريجي لإنتاج أدوات لموردي المعدات المتخصصة. فظهرت الحاجة إلى خريطة طريق واضحة لإستباق متطلبات السوق وتحديد الإحتياجات التكنولوجية لإنتاج الدوائر المتكاملة.

الجدول (٥ - ٣) خريطة طريق واضحة لإستباق تطور السوق
 وخطة وتحديد الإحتياجات التكنولوجية لإنتاج الدوائر المتكاملة.

٢٠٠٧	٢٠٠٤	٢٠٠١	١٩٩٨	١٩٩٥	١٩٩٢	الخواص
٠.١	٠.١٢	٠.١٨	٠.٢٥	٠.٣٥	٠.٥	حجم الرقاقة المستقبلي بالميكرون
٢٠	١٠	٥	٢	٠.٨	٠.٣	عدد البوابات فى الرقاقة بالمليون
ج ١٦	ج ٤	ج ١	م ٢٥٦	م ٦٤	م ١٦	عدد البايث فى الرقاقة
ج ٤	ج ١	م ٢٥٦	م ٦٤	م ١٦	م ٤	ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ^(٤٤)
٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤	تلكفة إنتاج الشريحة (مليون دولار/سم ^٢)
١٢٥٠	١٠٠٠	٨٠٠	٦٠٠	٤٠٠	٢٥٠	حجم الرقاقة (مم ^٢)
١٠٠٠	٧٠٠	٥٠٠	٣٢٠	٢٠٠	١٣٢	البوابات المنطقية
-٢٠٠	-٢٠٠	-٢٠٠	-٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	الذاكرات
٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠			قطر الشريحة (مم)
٠.٠٠٢	٠.٠٠٤	٠.٠١	٠.٠٣	٠.٠٥	٠.١	كثافة العيوب (عيب / سم ^٢)
٧-٦	٦	٦-٥	٥	٥-٤	٣	مستويات الوصلات الداخلية (للدوائر التناظرية)
٢٠٠-٤٠	٤٠-١٢٠	٤٠	٣٠	١٥	١٠	القدرة القصوى (وات / إسطمية)
٤	٤	٤	٤	٤	٣	عالية الأداء
١٥	١٥	٢٠٢	٢٠٢	٣٠٣	٥	المحمولة
١٥	١٥	١٥	٢٠٢	٢٠٢	٣٠٣	جهد المصدر (فولت)
						سطح المكتب
						المحمولة

Static (SRAM) و Dynamic random access memory (DRAM) ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية و^{٤٤}

random access memory ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة ووحدات القياس ميجا بايت وجيجا بايت

لعدة سنوات، قدم إتحاد صناعة أشباه الموصلات^(٤٥) بإلقاء هذه المسؤولية للتنسيق إلى الولايات المتحدة، التي قادت لإنشاء النمط الأمريكي لخارطة الطريق، "خطة خارطة الطريق التكنولوجية الوطنية لأشباه الموصلات (نتراس) . أول خارطة طريق لأشباه الموصلات هي التي نشرتها رابطة صناعة أشباه الموصلات^(٤٦) في عام ١٩٩٣ ، والتي أصبحت في عام ١٩٩٨ أقرب إلى نظيراتها الأوروبية واليابانية والكورية والتايبانية بإنشاء خريطة الطريق الدولية الأولى^(٤٧) . وقد أصبح عدد الشركات التابعة للمجموعة الدولية لرابطة صناعة أشباه الموصلات في العام ٢٠٠٣ عدد ٩٣٦ شركة - تم تقسيم المنظمة إلى "مجموعات عمل تقنية"^(٤٨) عددها ١٧ مجموعة ، يركز كل منها على أحد العناصر الرئيسية لهذه التكنولوجيا المرتبطة بسلسلة الإمداد . تقليديا، يتم تحديث خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات في السنوات الزوجية ويتم تدقيقها في السنوات الفردية . و صدر آخر تنقيح لخارطة الطريق في عام ٢٠١٣ ومنها توصيف خارطة الإسقاط للترانسستور باستخدام النمذجة التنبؤية واسعة النطاق .

^{٤٥} (Semiconductor Industry Association – SIA) رابطة صناعة أشباه الموصلات أعطت مسؤولية التنسيق للولايات المتحدة، مما أدى إلى خلق النمط الأمريكي في خارطة الطريق، ووضع خارطة وطنية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات (Roadmap for Semiconductors National Technology – NTRS)

^{٤٦} (Semiconductor Industry Association – SIA) رابطة صناعة أشباه الموصلات هي أول من أعلن عن خارطة الطريق عام ١٩٩٣

^{٤٧} (International Technology Roadmap for Semiconductors، ITRS) خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات

^{٤٨} (TWGs) تم تقسيم المنظمة إلى "مجموعات عمل تقنية (Technical Working Groups) الى عدد ١٧ مجموعة ، يركز كل منها على عنصر رئيسي للتكنولوجيا والمرتبطة بسلسلة التوريد والانتاج

• خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات الثانية

أعلنت لجنة الإسناد في أبريل عام ٢٠١٤، أن خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات الثانية^(٤٩) سيعاد تنظيمها بصورة أفضل. إشملت الخطة على جميع العناصر المدرجة من المجموعات التقنية السبعة عشر وتركيزها في سبعة مواضيع:

١. نظام التكامل: يتناول تصميم التكوينات الهندسية، وكيفية إدراج كتل غير متجانسة.
٢. خارج نظام الإتصال: يتناول التقنيات اللاسلكية وكيفية عملها، وكيفية إختيار الحل الأفضل
٣. التكامل المختلط الغير متجانس: يتناول إدماج التكنولوجيات المصنعة بشكل منفصل في وحدة جديدة حتى تعمل أفضل مما تفعل القطع الفردية بشكل منفصل.
٤. المكونات المختلطة الغير متجانسة: تتناول العناصر المختلفة التي تشكل الأنظمة المختلطة الغير المتجانسة، مثل النظم الكهروميكانيكية الميكرووية، وتوليد الطاقة الكهربائية، وعناصر الاستشعار.
٥. التكنولوجيات المختلفة عن تكنولوجيا الترانزستور (م - أ - س المتكاملة والمشار لها (سى موسى) : تتناول المكونات التي تقدم عناصر إلكترونية بتكنولوجيات^(٥٠) غير تكنولوجيا الترانزستور (معدن - أكسيد - سليكون المتكاملة) مثل ناقل الإلكترونيات بالزيادة والنقصان^(٥١) وعناصر مقاومات الذاكرة^(٥٢) وغيرها.

^{٤٩} في ابريل ٢٠١٤ أعلنت خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات (ITRS) إعادة تنظيم خارطة (ITRS) أفضل لتناسب احتياجات الصناعة. وضعت الخطة جميع العناصر المدرجة في المجموعات الفنية السابقة وعددها ١٧ مجموعة وتقسيمها الى سبعة مواضيع .

^{٥٠} وتهتم بالعناصر الإلكترونية وليست على أساس تكنولوجيا (CMOS) مثل (spintronics)، (memristors)، وغيرها

^{٥١} (Spintronics) وتعنى النقل الدائري للإلكترونيات (spin electronics) وأيضا تعنى إلكترونيات التومية (fluxtronics) وهي دراسة للإتجاهات المتجانسة (intrinsic spin) للإلكترون وما يرتبط بالعزم المغناطيسي، بالإضافة إلى الشحنات الإلكترونية الأساسية في عناصر الحالة الصلبة. وتختلف النقل الدائري للإلكترونيات (spin electronics) عن الإلكترونيات المغناطيسية القديمة، في أن يتم التلاعب بها بكل من المجالات المغناطيسية والمجالات الكهربائية

^{٥٢} (memristor) وتعنى مجموعة مقاومات الذاكرة (of memory resistor portmanteau)

٦. المزيد : لأن هناك عمل لا يزال يتعين القيام به، سوف تعمل هذه المجموعة على إستمرار تقليص تكنولوجيا الترانزستور (معدن - أكسيد - سليكون التكاملية) .
٧. تكامل المصنع : يتناول البحث عن أدوات جديدة وعمليات إنتاج التكامل للمكونات المختلفة الغير متجانسة من كل هذه الأشياء .

• خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات المطورة (إتراس)

كما سبق أن ذكرنا أنه في السنوات الزوجية تخضع خارطة الطريق الدولية للتكنولوجيا لأشباه الموصلات لبعض التغييرات وحيث أن العام ٢٠١٠ من السنوات الزوجية المقرر فيها مراجعة بنود الخريطة - فقد حدثت تغييرات كبيرة في عام ٢٠١٠، بما في ذلك تغيير الأطر الزمنية لعناصر البوابة التناظرية مثل^(٥٣) لذاكرة الوصول العشوائي السلبية وأيضا لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ، مع عمل خطط إسترجاع إحتياطية للطباعة الحجرية بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية^(٥٤) وربط التغييرات الهيكلية، والتقدم المحرز في التعبئة والتغليف ثلاثي الأبعاد . وقد كان للموجز التنفيذي لخريطة ٢٠١٠ عمل ممتاز بتسليط الضوء على التغييرات من ٢٠١٠ - ٢٠٢٤ .

^{٥٣} electrically erasable programmable read-only memory (NAND) برمجة ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح المستخدمة في كروت الذاكرة ومحركات أقراص (USB) المحمولة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة تلك التي أنتجت في عام ٢٠٠٩ أو في وقت لاحق ومنتجات مشابهة لتخزين ونقل البيانات، (DRAM) dynamic random access memory ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية وهي نوع من (RAM) random access memory ذاكرة الوصول العشوائي التي تقوم بتخزين كل بت من البيانات إلى مكثف منفصل في دوائر المتكاملة.

^{٥٤} Extreme ultraviolet lithography (EUVL) الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (تعتبر التكنولوجيا الأكثر جدوى للزخرفة

الجدول (٥ - ٤) يوضح الجدول التالي تغيير الأطر الزمنية لعناصر البوابة التناظرية لذاكرة الوصول العشوائي السلبية (ناند) وأيضا لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (دram)

ITRS Technology Trend Targets (including PIDS 2011 roadmap flash and DRAM trend driver proposals)		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
2010 ORTC	Flash ½ Pitch (nm) (un-contacted Poly)(f) [A]	38	32	28	25	23	20	18	15.9	14.2	12.6	11.3	10.0	8.9	8.0	7.1	6.3	N/A
2010 PIDS Projection based on survey data	Flash ½ Pitch (nm) (un-contacted Poly)(f) [B]	N/A	26	24	22	20	19	18	16	14	13	12	11	9	8	8	8	N/A
2010 WAS	DRAM ½ Pitch (nm) (contacted) [C]	52	45	40	36	32	28	25	22.5	20.0	17.9	15.9	14.2	12.6	11.3	10.0	8.9	N/A
2010 PIDS Projection based on survey data	DRAM ½ Pitch (nm) (contacted) [D]	N/A	42	36	31	28	25	24.0	21.0	18.0	16.0	14.0	13.0	12.0	10.0	9.0	8.0	N/A
	MPU/ASIC Metal 1 (M1) ½ Pitch (nm)[1,2]	54	45	38	32	27	24	21	18.9	16.9	15.0	13.4	11.9	10.6	9.5	8.4	7.5	N/A
	MPU Printed Gate Length (GLpr) (nm) ††[1]	47	41	35	31	28	25	22	19.8	17.7	15.7	14.0	12.5	11.1	9.9	8.8	7.9	N/A
	MPU Physical Gate Length (GLph) (nm)[1]	29	27	24	22	20	18	17	15.3	14.0	12.8	11.7	10.7	9.7	8.9	8.1	7.4	N/A
	ASIC/Low Operating Power Printed Gate Length (nm) ††[1]	54	47	41	35	31	25	22	19.8	17.7	15.7	14.0	12.5	11.1	9.9	8.8	7.9	N/A
	ASIC/Low Operating Power Physical Gate Length (nm)[1]	32	29	27	24	22	18	17	15.3	14.0	12.8	11.7	10.7	9.7	8.9	8.1	7.4	N/A
	ASIC/Low Standby Power Physical Gate Length (nm)[1]	38	32	29	27	22	18	17	15.3	14.0	12.8	11.7	10.7	9.7	8.9	8.1	7.4	N/A
	MPU Etch Ratio GLpr/GLph (nm)[1]	1.6039	1.5296	1.4588	1.4237	1.3895	1.3561	1.3235	1.2917	1.2607	1.2304	1.2008	1.1720	1.1438	1.1163	1.0895	1.0633	N/A

كما تدعو خارطة الطريق إلى أدوات نمذجة ومحاكاة أفضل لنهج التغليف ثلاثي الأبعاد للحد من التكلفة العالية والتأخير الزمني لتصنيع نماذج متعددة.

الجدول (٥ - ٥) تحديث وربط المستوى الدولي لخارطة الطريق لعناصر ثلاثية الأبعاد

٢٠١٣ - ٢٠١٥	٢٠٠٩ - ٢٠١٢	المستوى العالمي للتصنيف W2W, D2W, or D2D 3D
٢ - ٤ ميكرو متر	٤ - ٨ ميكرو متر	أقل قطر من خلال أطراف السيلكون (TSV) ^(٥٥)
٤ - ٨ ميكرو متر	٨ - ١٦ ميكرو متر	أقل مساحة من خلال أطراف السيلكون (TSV)
٢٠ - ٥٠ ميكرو متر	٢٠ - ٥٠ ميكرو متر	أقل عمق من خلال أطراف السيلكون (TSV)
١ : ٢٠ - ١ : ١٠	١ : ١٠ - ١ : ٥	أكبر نسبة العرض إلى الارتفاع من خلال أطراف السيلكون (TSV)
١ - ٠,٥ ميكرو متر	١ - ١٥ ميكرو متر	دقة تلاحم الترابط
٥ ميكرو متر	١٠ ميكرو متر	الحد الأدنى لمساحة التوصيل الضغط الحراري
١٠ ميكرو متر	٢٠ ميكرو متر	(ظلمة اللحام) الحد الأدنى لمساحة التوصيل
٢ - ٤	٢ - ٣	عدد الطبقات

الجدول (٥ - ٦) مستوى الربط المتوسط لعناصر سيلكون كريبد ثلاثية الأبعاد في خريطة الطريق، الأحدث

٢٠١٣ - ٢٠١٥	٢٠٠٩ - ٢٠١٢	المستوى العالمي للتصنيف W2W, D2W, or D2D 3D
٠,٨ - ١,٥ ميكرو متر	١ - ٢ ميكرو متر	أقل قطر من خلال أطراف السيلكون (TSV)
١,٦ - ٣ ميكرو متر	٢ - ٤ ميكرو متر	أقل مساحة من خلال أطراف السيلكون (TSV)
٦ - ١٠ ميكرو متر	٦ - ١٠ ميكرو متر	أقل عمق من خلال أطراف السيلكون (TSV)
١ : ٢٠ - ١ : ١٠	١ : ١٠ - ١ : ٥	أكبر نسبة العرض إلى الارتفاع من خلال أطراف السيلكون (TSV)
١ - ٠,٥ ميكرو متر	١ - ١٥ ميكرو متر	دقة تلاحم الترابط
٢ - ٣ ميكرو متر	٢ - ٣ ميكرو متر	الحد الأدنى لمساحة التوصيل الضغط الحراري
٨ - ١٦ (DRAM)	٢ - ٣	عدد الطبقات

^{٥٥} لربط التكنولوجيات ثلاثية الأبعاد في بوابة التحكم حرج لأنه يسبب ضغط عالي من خلال السيلكون (TSV)

through-silicon vias

References

1. Gargini, P. (2000). "The International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS): Past, present and future". 22nd Annual Gallium Arsenide Integrated Circuit (GaAs IC) Symposium. IEEE. pp. 3–5. doi:10.1109/GAAS.2000.906261.
2. Jump up ^ Schaller, R.R. (2004). *Technological innovation in the semiconductor industry: a case study of the international technology roadmap for semiconductors (ITRS)* (PDF) (Ph.D.). George Mason University.
3. Jump up ^ Schaller, R. (2001). *"Technological innovation in the semiconductor industry: a case study of the International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS)"*. Management of Engineering and Technology, 2001. PICMET'01. Portland International Conference on 1. IEEE. p. 195. doi:10.1109/PICMET.2001.951917. Article summarizing thesis of the same name.
4. Jump up ^ Spencer, W.J. and Seidel, T.E. (1995). *"National technology roadmaps: the US semiconductor experience"*. Solid-State and Integrated Circuit Technology, 1995 4th International Conference on. IEEE. pp. 211–220. doi:10.1109/ICSICT.1995.500069.
5. Jump up ^ Waldner, Jean-Baptiste (2007). *Nanocomputers and Swarm Intelligence*. London: ISTE. pp. 50–53. ISBN 1-84704-002-0.
6. Jump up ^ von Trapp, Françoise. *"Executive Interview: Bill Bottoms Talks about Revamping the ITRS Roadmap"*. 3D InCites. 3D InCites. Retrieved April 14, 2015.
7. Jump up ^ von Trapp, Françoise. *"Executive Interview: Bill Bottoms Talks about Revamping the ITRS Roadmap"*. 3D InCites. 3D InCites. Retrieved April 14, 2015.